(11)Publication number:

2002-343761

(43) Date of publication of application:

29,11.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

B08B 5/00

B08B 7/00

(21) Application number: 2001-146372

(22) Date of filing:

16.05.2001

(71)Applicant : **KUBOTA CORP**

(72)Inventor: MAEDA MAKOTO

ODAWA MASAHIRO

YAO MASAYUKI INOUE NAOKI

KANDA MASAYUKI

HAYAKAWA YOSHITO

KUBOTA MASAMI HARA HIRONORI

(54) LASER CLEANING APPARATUS AND METHOD THEREFOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reliably remove foreign objects, to improve the rate of foreign object removal, to prevent the foreign objects from adhering onto a substrate surface again, and to prevent an extremely small amount of scattering.

solution: Compressed fluid is jetted to the outer edge of a spot P from first and second jet ports 38a and 40a of a nozzle 36, and is sprayed at a spraying angle α being smaller than 90 degrees. Each compressed fluid flows within the range of the spot P, and collides one another near the center between the first and second jet ports 38a and 40a. In addition, the compressed fluid that flows within the range of the spot P gives kinetic energy to foreign objects for supporting the peeling/floating of the foreign objects due to laser irradiation. Then, the foreign objects including extremely small ones that are subjected to the peeling/floating swim with the current of the compressed fluid. A suction port 42a is arranged ahead the flow of the compressed fluid that has collided, thus

sucking the foreign objects to the suction port 42a with the compressed fluid by allowing suction force to operate.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Industrial Application] This invention about laser cleaning equipment and the laser cleaning method especially, for example, In the manufacturing process of a magnetic-recording board, a magnetic recording medium, a semiconductor wafer, a liquid crystal display, etc., It is related with the laser cleaning equipment which irradiates the surface of the substrate used as the candidate for cleaning with a laser beam, washes a substrate face optically, and prevents the reattachment to the substrate face of a foreign matter, and the minimum scattering, and the laser cleaning method.

[0002]

[Description of the Prior Art]An example of this kind of conventional laser cleaning equipment is indicated by JP,H11-6086,A [C23F4/00, B23K26/14, C23C16/44, H01L21/3065, 21/304] by which publication of unexamined application was carried out as of Heisei 11(1999) January 12. This laser cleaning equipment 1 contains the flue connector 4 which forms this and a double cylinder by the periphery side of the gas blow-off pipe 3 provided so that the circumference of the laser beam 2 may be surrounded, and the gas blow-off pipe 3, as shown in <u>drawing 12</u>. In conventional technology (JP,H11-6086,A). While making the impurity (foreign matter) of the surface of the processed object (substrate) 5 exfoliate by the exposure of the laser beam 2, He removes a foreign matter from the gas blow-off pipe 3 by spraying the inactive gas 6 on the laser beam irradiation position (spot) of the surface of the substrate 5, etc. from it being perpendicular, and attracting the foreign matter made to exfoliate from the flue connector 4 with the gas 6, and was trying to prevent the reattachment of the foreign matter to the processed object 5. [0003]

[Problem to be solved by the invention]On the other hand, in laser cleaning technology, that in which a foreign matter exfoliates by laser radiation, and a foreign matter were ground, there were some (the minimum scattering) which serve as small foreign matter very much, and scatter, and there was a problem of carrying out the reattachment of these to a substrate face, only by laser radiation.

[0004]Then, although he is trying to prevent the reattachment of a foreign matter by spraying the gas 6 on a spot and collecting these in conventional technology, In conventional technology, since he was trying to spray the gas 6 from it being perpendicular, there was a possibility that the foreign matter which is going to be exfoliated or ground may hold down to the surface of the substrate 5, may be attached by this gas jet, and might not exfoliate by it. There was a possibility that the foreign matter once exfoliated or ground might carry out the reattachment to the surface of the substrate 5 similarly. In order to raise the exfoliation power of a foreign matter, when the gas 6 was made to blow off on high-speed jet conditions, there was a possibility like a hard disk substrate that a byway and a lightweight thing may be blown away comparatively. [0005]In conventional technology, since he was trying to form the flue connector 4 as the circumference of a spot is surrounded, when cleaning the end of the substrate 5, the suction opening of the flue connector 4 overflowed out of the range of the substrate 5, and there was a possibility that suction performance might get worse and the reattachment of a foreign matter might arise.

[0006]So, the main purpose of this invention is to provide laser cleaning equipment which can prevent reattachment of a foreign matter to a substrate face, and can moreover prevent the

minimum scattering, and a laser cleaning method. [0007]

[Means for solving problem]In laser cleaning equipment which the 1st invention irradiates a substrate face with a laser beam, and washes said substrate face, The 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets which spout compression fluid on a spray square smaller than 90 degrees towards an outer edge of a spot from a position which counters on both sides of a spot of a laser beam formed in a substrate face, It is laser cleaning equipment provided with a nozzle which has a suction opening established between the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets.

1

[0008]In a laser cleaning method which the 2nd invention irradiates a substrate face with a laser beam, and washes said substrate face, It is the laser cleaning method attracting compression fluid which makes compression fluid blow off from a position which counters on both sides of a spot of a laser beam formed in a substrate face on a spray square smaller than 90 degrees towards an outer edge of a spot, and collided each other on the outskirts within a spot.

[Function]Compression fluid blows off from the position (the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets of a nozzle) which counters on both sides of a spot on a spray square smaller than 90 degrees towards the outer edge of a spot. If each compression fluid hits a substrate face, it will change direction in the direction which collides each other, will flow through within the limits of a spot, and will collide each other near the center between the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets. Thus, as for compression fluid flowing [which collided each other on the outskirts within a spot], a suction opening is provided in the point of a substrate face which is the flow toward a normal line direction mostly. The compression fluid which flows through within the limits of a spot gives kinetic energy to a foreign matter, assists exfoliation and surfacing of the foreign matter by laser radiation, and promotes this. And the foreign matter which exfoliated and surfaced rides the flow of compression fluid. The piece of grinding of the foreign matter ground by laser radiation (very small foreign matter) also rides the flow of compression fluid. Therefore, a foreign matter is conjointly attracted [act / the suction force from a suction opening] by the suction opening with compression fluid. Thus, a foreign matter is removed while the compression fluid which blew off is collected.

[0010]For example, compression fluid is sprayed within the limits of a substrate face. In this case, the contamination (adhesion of a foreign matter etc.) from the peripheral environment by compression fluid blowing off to peripheral environment is prevented.

[0011] When the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets are established in the one side which separated from the center of the direction which intersects perpendicularly with the direction of radiation of the laser beam of a suction opening, or the direction of radiation and the end of a substrate face is washed, the center of a suction opening may be made to be arranged out of the range of a substrate face. Also in this case, the contamination from peripheral environment is prevented.

[0012] The center position between the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets and the center position of a spot are offset, and it may be made to be arranged them. In this case, since the Dead Zone (place where the rate of flow serves as zero) generated in near the center position between the 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets where compression fluid collides each other is avoidable, a foreign matter is not attracted but can prevent carrying out the reattachment.

[0013]S-polarized light of the laser beam is carried out to a substrate face, and it is irradiated

aslant. In this case, exfoliation and surfacing of a foreign matter can be performed efficiently, avoiding the surface damage and performance degradation of a substrate.

[0014]Since both the surfaces of a substrate can be simultaneously cleaned when a laser beam is irradiated by both the surfaces of a substrate and a nozzle is provided to each of both surfaces of a substrate, a throughput can be improved. The problem by which a substrate is blown away with compression fluid is avoidable by maintaining the flow balance of compression fluid to both the surfaces of a substrate.

[0015]

[Effect of the Invention] According to this invention, a foreign matter can be removed certainly and the extraction ratio of a foreign matter can be improved. The reattachment to the substrate face of a foreign matter can be prevented, and, moreover, the minimum scattering can also be prevented.

[0016] The above-mentioned purpose of this invention, the other purposes, the feature, and an advantage will become still clearer from the detailed explanation of the following embodiments given with reference to Drawings.

[0017]

[Working example] The cleaning device 10 of this embodiment shown in <u>drawing 1</u> cleans the surface of a substrate in the manufacturing process of a magnetic-recording board, a magnetic recording medium, a semiconductor wafer, a liquid crystal display, etc., and prevents the reattachment to the substrate face of a foreign matter, and the minimum scattering. Below, it explains as a premise using the cleaning device 10 for cleaning of the hard disk substrate 12 which consists of main materials, such as aluminum or glass.

[0018] Here, the hard disk substrate 12 is a thing of the preceding paragraph story of the process of carrying out sputtering of the magnetic material.

Texture polish of the surface is covered and carried out by the NiP film.

Therefore, two or more polish slots which extend to a hoop direction exist in the surface of the hard disk substrate 12.

Foreign matters (not shown), such as a contaminant in grinding waste and a last cleaning process and a contaminant in a clean room, have adhered.

[0019]The cleaning device 10 (<u>drawing 1</u>) contains the personal computer (henceforth "PC") 14, the excimer laser 16, the variable attenuator 18, the optical systems 20 and 22, the moving stage 24, the energy meter 32, the spindle motor 34, and nozzle 36 grade.

[0020]In this embodiment, while the nozzle 36 and optical system 22 grade are provided in a position fixed, the hard disk substrate 12 is attached to the spindle motor 34 on the moving stage 24, and the hard disk substrate 12 is suitably made movable to the nozzle 36 and the optical system 22.

[0021]The moving stage 24 contains a stage portion movable to fixed shaft orientations which is not illustrated. Movement of a stage portion is controlled by PC14, and the movement-zone information is given to PC14 as a position signal. And the spindle motor 34 is laid in a stage portion fixed. Therefore, the spindle motor 34 is moved with movement of a stage portion, and a position of the spindle motor 34 may be grasped based on movement-zone information on a stage portion. That is, the hard disk substrate 12 is moved with movement of a stage portion, and a position of the hard disk substrate 12 may be grasped based on movement-zone information on a stage portion.

[0022] As for the spindle motor 34, the hard disk substrate 12 is attached to an abbreviated level

at a point of the output shaft 34a including the output shaft 34a. A rotary encoder which is not illustrated is built in the spindle motor 34, and rotational position information detected by this rotary encoder is given to it PC14.

[0023]Revolving speed of the spindle motor 34 is controlled by PC14 in about 50-20,000 rpm. As a system of a roll control, CAV (Constant Angular Velocity) control or CLV (Constant Linear Velocity) control is used. Since according to CAV control pulse repetition frequency of the excimer laser 16 and a rotational frequency of the spindle motor 34 are associated and it is easy to control, When irradiating with a laser beam targeting a specific foreign matter, it is suitable, and on the other hand, according to CLV control, since it is easy to glare with fixed pulse repetition frequency, when irradiating the surface of the hard disk substrate 12 with a laser beam uniformly, it is suitable. Although the maximum revolving speed of the spindle motor 34 is so advantageous from a viewpoint of a throughput that it is quick, from a viewpoint of controlling an irradiation position of a laser beam, it is desirable that it is below pulse repetition frequency of the excimer laser 16.

[0024]Including a KrF excimer laser oscillator (wavelength: about 248 nm, about pulse width:25ns) in which the excimer laser 16 emits a laser beam of random polarization, for example, ON/OFF of an oscillation is controlled by PC14 and pulse repetition frequency is changed. A laser output is adjusted when the excimer laser 16 controls impressed electromotive force by this control device including a control device which controls laser density. Pulse repetition frequency of the excimer laser 16 is set, for example as about 100 Hz. [0025]Although having used a KrF excimer laser oscillator has having high photon energy suitable for washing, that oscillation efficiency is high, and a low rate of ozone evolution and it

suitable for washing, that oscillation efficiency is high, and a low rate of ozone evolution and it is based on Reasons that it is not necessary to carry out the nitrogen purge of the optical path, transmissivity of an optical element is high, etc., Other laser generators, such as other excimer laser oscillators, such as a XeCl excimer laser oscillator (wavelength: 308 nm) and an ArF excimer laser oscillator (wavelength: 193 nm), or a solid state laser oscillator, and a semiconductor laser oscillator, may be used.

[0026] The variable attenuator 18 adjusts uniformly, laser intensity, i.e., laser density, per unit irradiation surface product of a laser beam which were irradiated from the excimer laser 16. It is adjusted by control of PC14 in the range in which the transmissivity is 0-100%.

However, it is desirable to use with transmissivity of 70 to 100% from a viewpoint of energy efficiency of the excimer laser 16.

[0027] The optical system 20 deflects this while operating orthopedically the laser beam given from the variable attenuator 18 with a rectangle beam.

It is constituted by combining optics, such as a mirror and a beam plastic surgery machine. It is desirable for that profile to make a laser beam uniform collimating light in this optical system 20.

[0028] The optical system 22 irradiates with this to the upper surface of the hard disk substrate 12 by the low slanting namely, incidence angle theta (for example, 15 degrees or less) while carrying out s-polarized light of the laser beam of the random polarization given from the optical system 20 to the upper surface of the hard disk substrate 12. It is constituted by various kinds of optics.

[0029]For example, the optical system 22 contains a polarization beam splitter, a mirror, 1/2 wavelength plate, etc. If the laser beam of random polarization enters into a polarization beam splitter, while the part will be penetrated, the vibrating direction of the electric vector is used as a

horizontal chisel, and is irradiated by the upper surface of the hard disk substrate 12 as an spolarized light beam. An incidence angle and irradiation energy density are set as a proper value, in order to acquire a suitable cleaning effect (i.e., in order to attain not producing a surface damage, that a foreign matter is removable, that recording reproduction characteristics are securable, etc.). Since the reflection coefficient of sound energy intensity in a substrate face becomes large, for example by irradiating with a laser beam by s-polarized light and a low incidence angle, A operation effect advantageous to removal (exfoliation and surfacing) of a foreign matter -- while suppressing the energy absorption to a substrate, can increase the dose to a foreign matter by the indirect exposure of a reflected light, and the vibrational energy of s-polarized light acts effective in a foreign matter -- is obtained. Thus, avoiding damage and performance degradation of a substrate face, from a substrate face, a foreign matter is exfoliated and risen to surface, and is removed.

[0030]As for the direction of radiation of a laser beam, it is desirable that it is a tangential direction so that a laser beam may fully be irradiated also to the foreign matter of the polish inside of a slot formed in the hoop direction of the surface of the hard disk substrate 12. [0031]When using the laser beam which may replace with a polarization beam splitter, and may use a plate polarizer etc., or has the linear polarization characteristic, it may be made to divide this by a non-polarization beam splitter. Since it is explained in full detail by Tokuganhei11-248211 for which applicant of this application applied previously, please refer to it for the composition of such an optical system 22, or the characteristic of setting out of an incidence angle and irradiation energy density, and s-polarized light low angle incidence. [0032]When the energy meter 32 removes the hard disk substrate 12, it carries out direct detection of the laser density of the laser beam (dashed line in drawing 1) irradiated from the optical system 22.

It is arranged under the optical system 22.

And the laser density signal detected in the energy meter 32 is given to PC14, and laser density is finely tuned based on this laser density signal. That is, the laser density irradiated by the hard disk substrate 12, By controlling the impressed electromotive force to the excimer laser 16 based on the target laser density set up beforehand, a coarse control is carried out and it is finely tuned by controlling the variable attenuator 18, using the laser density signal (actual measurement) from the energy meter 32 as a feedback signal. Therefore, the laser density irradiated by the hard disk substrate 12 is maintained uniformly.

[0033] The nozzle 36 is for attracting and discharging compression fluid and a foreign matter while assisting it by spouting compression fluid to exfoliation and surfacing of a foreign matter by laser radiation.

The 1st spurting parts 38, the 2nd spurting parts 40, and the suction part 42 are included.

[0034]The compression fluid feed units 44 and 46 are connected to the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, respectively, and suction and the exhaust 48 are connected to the suction part 42. It is controlled by PC14, respectively and compression fluid, such as inactive gas, is sent into the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, and suction and the exhaust 48 are controlled by PC14, and from the suction part 42, the compression fluid feed units 44 and 46 attract compression fluid, a foreign matter, etc., and discharge it. [0035]Specifically, the 1st spurting parts 38, the 2nd spurting parts 40, and the suction part 42 are formed as a separate passage, respectively in the main parts 50, such as the nozzle 36, for example, approximately rectangular parallelepiped shape etc., as shown in drawing 3. As shown

in <u>drawing 2</u> (A) and (B), the 1st spurting parts 38, the end connection 52 open for free passage and the 2nd spurting parts 40, the end connection 54 open for free passage and the suction part 40, and the end connection 56 open for free passage are formed in the main part 50. The pipes 58 and 60 prolonged from the compression fluid feed units 44 and 46 are connected to the end connections 52 and 54, and the pipe 62 prolonged from suction and the exhaust 48 is connected to the end connection 56.

[0036] The 1st spurting parts 38, the 2nd spurting parts 40, and the suction part 42 include the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a, respectively. As shown in drawing 3, in a lower end part of the nozzle 36 which attends the surface of the hard disk substrate 12, the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40 separate an interval, and are provided, between the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, these are adjoined and the suction part 42 is formed. And the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction openings 42a, such as approximately rectangular shape, are formed in a lower end of the 1st spurting parts 38, the 2nd spurting parts 40, and the suction part 42, respectively. Thus, the 1st rocket engine jets 38a, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a make sandwich structure which adjoined this order and was arranged on a straight line.

[0037] Arrangement and size of the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, a flow of compression fluid blowing off, etc., It is suitably set up so that exfoliation and surfacing of a foreign matter in the spot (laser beam irradiation position) P formed by exposure of a laser beam on the hard disk substrate 12 surface can be assisted exactly, Arrangement, size, a suction force, etc. of the suction opening 42a are suitably set up so that compression fluid, a foreign matter, etc. can be attracted certainly.

[0038]In this embodiment, as the nozzle 36 separates a predetermined interval from the surface of the hard disk substrate 12 and is located above the spot P, it is arranged fixed, so that <u>drawing 2 - drawing 4</u> may show.

[0039] By a relation with the laser beam direction of radiation, the nozzle 36 is arranged so that the arranging direction and the laser beam direction of radiation of the 1st rocket engine jets 38a, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a may intersect perpendicularly. The nozzle 36 arranged in this way is also called 1st embodiment. The laser beam is orthopedically operated by rectangular shape long to the direction of radiation, and by the relation between the form and the size of the spot P, the nozzle 36 is arranged so that the arranging direction of the 1st rocket engine jets 38a, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a and the long side (major axis) of the spot P may intersect perpendicularly. The laser beam direction of radiation and the direction from which compression fluid blows off also aims to cross at right angles, and also aims to intersect perpendicularly with the long side of the spot P. [0040] Since the laser beam is long to the direction of radiation, a part of lower end part of both side surfaces of the main part 50. as shown in drawing 2 and drawing 3, in order not to interrupt an ON reflection of a laser beam but to secure the passage -- notching -- in him and lower end circles of the nozzle 36, The space 64 for laser passage for letting a laser beam pass is formed between the suction opening 42a (the position is shown by dotted line in drawing 2 (A).), and the surface of the hard disk substrate 12.

[0041] The 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a include the guides 66 and 68 which give predetermined directivity to compression fluid, respectively. That is, in the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a. As shown in <u>drawing 3</u>, for example, it

extends continuously toward the surface of the hard disk substrate 12 from the inside of the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, the tabular guides 66 and 68 are formed, The point 66a of the guide 66 and the point 68a of the guide 68 incline in the direction which faces mutually at a proper angle. Each compression fluid which blows off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a is given directivity which goes to an outer edge of the spot P by this.

[0042]In drawing 2 (B) and drawing 3, in order to show intelligibly, thickness is attached and illustrated at the spot P. Although a state at the time of drawing 4 cleaning an end of the hard disk substrate 12 is shown, By this drawing 4, in order that the fields 38b, 40b, and 42b etc. which projected the spot P and the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a to up to the hard disk substrate 12 surface may make it intelligible, it is exaggerated, and simplified and shown a little.

[0043]The 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a are established in one side which separated from a center position (the alternate long and short dash line Q in <u>drawing 4</u>) of the direction of laser radiation of the suction opening 42a so that <u>drawing 3</u> and <u>drawing 4</u> may show well. An interval of the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, It is set up more greatly than size of the cross direction (direction crossing at a right angle of the laser beam direction of radiation) of the spot P (for example, about 30 mm), It is set up greatly whether laser radiation lay length of the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a is almost the same as size of the direction of laser radiation of the spot P (for example, about 70 mm).

[0044] While the suction opening 42a counters the spot P so that drawing 4 may show the nozzle 36, between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, as the spot P is settled, it is arranged, and the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a counter on both sides of the spot P. And at the time of cleaning, the compression fluid which blows off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a flows, as a dotted line shows drawing 3, for example. That is, each compression fluid is sprayed on the outer edge of the spot P on the spray square alpha smaller than 90 degrees by being given predetermined directivity by the point 66a of the guide 66, and the point 68a of the guide 68. [0045]Probably the fluid sprayed within the limits of the direct spot P also exists slightly, even if the guides 66 and 68 are set up towards the outer edge of the spot P, since compression fluid blows off with a fixed angle of divergence (about 20 degrees), but. The adverse effect to tailing by this is minor. However, it is desirable to spray all the compression fluid that blew off out of the ranges, such as an outer edge of the spot P.

[0046]Compression fluid is sprayed within the limits of the hard disk substrate 12 by arranging the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a within the limits of the hard disk substrate 12, for example etc. Therefore, since compression fluid does not blow off out of the range of the hard disk substrate 12, peripheral environment is not disturbed but the contamination from peripheral environment to which the foreign matter contained there soars on the surface of the hard disk substrate 12, and adheres is prevented.

[0047]If each compression fluid is equivalent to the hard disk substrate 12, it will change direction in the direction which approaches mutually, will flow through within the limits of the spot P, and will collide each other near the center position between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a (this embodiment within the limits of the spot P). [0048]The compression fluid which flows through within the limits of the spot P gives kinetic energy to a foreign matter, assists exfoliation and surfacing of the foreign matter by laser

radiation, and promotes this. And the foreign matter which exfoliated and surfaced from the hard disk substrate 12 surface by support of laser radiation and compression fluid rides the flow of compression fluid. Even if a foreign matter is ground by laser radiation and becomes a piece of grinding (very small foreign matter), Since it is flowing so that each compression fluid may collide each other towards the center position between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a from the outer edge of the spot P, very much, small foreign matter also rides the flow of compression fluid, and is considered that the scattering is controlled. [0049] and a direction into which compression fluid which collided each other on the outskirts within the spot P flows -- the surface of the hard disk substrate 12 -- it is mostly changed into a normal line direction (the secession direction), and the suction opening 42a is arranged at the point of the flow. Therefore, a foreign matter etc. are conjointly attracted [act / a suction force from the suction part 42] in the suction part 42 from the suction opening 42a with compression fluid. Thus, a foreign matter is removed with compression fluid which blew off. [0050]It may be made to give a frequency component to compression fluid by forming an ultrasonic generator in the middle of a pipeline between the compression fluid feed units 44 and 46 or the compression fluid feed units 44 and 46, and the nozzle 36 etc., for example etc. In this case, since still bigger kinetic energy can be given to a foreign matter, exfoliation and surfacing of a foreign matter are promoted more.

[0051]In arranging the whole cleaning device 10 or a peripheral part of the hard disk substrate 12 to a clean room, By forming a HEPA (HighEfficiency Particulate Air) filter in an air supply source of a clean room, pure environment can be obtained highly. An HEPA filter is a gas filter constituted considering glass wool as a main material.

Particles are caught using three principles, inertia, diffusion, and a collision.

[0052]In a cleaning process using this cleaning device 10. First, the compression fluid feed units 44 and 46, and suction and the exhaust 48 operate, the hard disk substrate 12 rotates with the spindle motor 34, and the hard disk substrate 12 is arranged by the moving stage 24 in the state at the nozzle 36 and a laser radiation position. And the excimer laser 16 is turned on, and laser radiation is performed to the whole surface of the hard disk substrate 12, repeating rotation and movement. Thus, a foreign matter which exfoliated and surfaced is attracted and removed from the suction opening 42a with compression fluid from the surface of the hard disk substrate 12. [0053]When washing an end of the hard disk substrate 12, as shown in drawing 4, as the center Q of the suction opening 42a is located out of the range of the hard disk substrate 12, it is arranged. When it does in this way, there is no possibility that a foreign matter which a flow occurs toward within the limits of the hard disk substrate 12 from the outside of the range of the hard disk substrate 12, and is contained in peripheral environment by suction may adhere to the surface of the hard disk substrate 12. That is, contamination from peripheral environment can be prevented.

[0054]It may be made to establish removal processes, such as supersonic vibration exhaust air washing or backwashing by water, etc. beforehand before this cleaning process.
[0055]According to this embodiment, a foreign matter can be removed certainly and an extraction ratio of a foreign matter can be improved. Reattachment to the hard disk substrate 12 of a foreign matter can be prevented, and, moreover, the minimum scattering can also be prevented.

[0056]Since he is trying to collect compression fluid which blew off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a to the suction opening 42a, cleanliness of a peripheral

atmosphere is not spoiled. Therefore, maintenance, recovery, etc. of a peripheral atmosphere do not take time, but high speed processing becomes possible, and productivity can be improved. [0057]Since it was made to carry out adjacent arranging of the suction opening 42a between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, as for a miniaturization and a weight saving, the nozzle 36 is made, therefore it can apply also to washing of comparatively small substrates, such as a magnetic recording medium (substrate).

[0058]In an above-mentioned embodiment, as it is indicated, for example in drawing 3 as the nozzle 36 and the spot P, as the center position T between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a and the center position S of the cross direction of the spot P are mostly in agreement, they are arranged, but. The center position T between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a and the center position S of the spot P are offset, and these may be made to be arranged, as shown, for example in drawing 5. In near center position T between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a where compression fluid collides each other, It is thought that a place (Dead Zone) where the rate of flow of compression fluid serves as zero occurs, and in this Dead Zone, since it is in the same state as there is no jet of compression fluid, reattachment of a foreign matter will happen. . Therefore, arrange so that the spot P which exfoliation and surfacing, or grinding of a foreign matter produces may not go into the Dead Zone near center position T between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a. Or by offsetting the center position T between the center position S of the spot P, the 1st rocket engine jets 38a, and the 2nd rocket engine jets 40a at least, within the limits of the spot P, compression fluid can always be flowing and can prevent reattachment of a foreign matter by the Dead Zone.

[0059]In order to prevent contamination from peripheral environment in each above-mentioned embodiment, When establishing the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a in one side which separated from the center position Q of the direction of laser radiation of the suction opening 42a and washing an end of the hard disk substrate 12, are trying to arrange the center Q of the suction opening 42a out of the range of the hard disk substrate 12, but. Since there is no possibility that contamination from peripheral environment may arise when cleanliness of atmosphere of peripheral environment can be secured still more highly, it may be made to arrange the center position Q of the suction opening 42a also in the case also in within the limits of the hard disk substrate 12, or the case of end clarification. It may be made to form the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, without separating from the center position Q of the suction opening 42a, as shown in drawing 6. Compression fluid may blow off also out of the range of the hard disk substrate 12 further again.

[0060]Although he is trying for an arranging direction and the laser beam direction of radiation of the 1st rocket engine jets 38a of the nozzle 36, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a to intersect perpendicularly in each above-mentioned embodiment, An arranging direction and the laser beam direction of radiation of the 1st rocket engine jets 38a, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a may be made to be parallel. In this case, the nozzle 36 (the 2nd embodiment) of other embodiments as shown, for example in drawing 7 is applied.

[0061]Since it is constituted like the nozzle 36 of the <u>drawing 2</u> embodiment except that the composition of a lower end part mainly differs, the nozzle 36 (<u>drawing 7</u>) of the 2nd embodiment omits the duplicate explanation. In the 2nd embodiment, the laser beam is orthopedically operated by rectangular shape with the long length of the direction (cross direction) which intersects perpendicularly with the laser beam direction of radiation, as shown in <u>drawing 8</u>. And

in the 2nd embodiment, space for laser passage like the 1st embodiment is not provided, but the nozzle 36 approaches the surface of the hard disk substrate 12 (about 2 mm or less), and is arranged, and a laser beam passes through between the lower end surface of the nozzle 36, and the surfaces of the hard disk substrate 12. In order not to interrupt an ON reflection of the laser beam of the predetermined incidence angle theta, the lower end part of the both side surfaces (field which intersects perpendicularly with the laser beam direction of radiation) of the main part 50 is formed in tapering tapered shape, for example. Also in the 2nd embodiment, the arranging direction of the 1st rocket engine jets 38a, the suction opening 42a, and the 2nd rocket engine jets 40a and the long side (major axis) of the spot P intersect perpendicularly. [0062]Drawing 8 is exaggerated, and simplified and shown a little, in order that the fields 38b, 40b, and 42b etc. which projected the spot P and the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a to up to the hard disk substrate 12 surface may make it intelligible.

[0063] It returns to drawing 7, and to a lower end of the nozzle 36, the 1st spurting parts 38, the 2nd spurting parts 40, and the suction part 42 are prolonged, and are provided, and the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a are formed in a lower end surface of the nozzle 36. And the passage 38c of a point which reaches the 1st rocket engine jets 38a, and the passage 40c of a point which reaches the 2nd rocket engine jets 40a incline in the direction which faces mutually at a proper angle. Each compression fluid which blows off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a is given directivity which goes to an outer edge of the spot P by this.

[0064]The 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a are established in the one side which separated from the center position (alternate long and short dash line Q' in <u>drawing 8</u>) of the cross direction of the suction opening 42a so that <u>drawing 7</u> and <u>drawing 8</u> may show well. The interval of the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, It is set up more greatly than the size of the laser beam direction of radiation of the spot P (for example, about 30 mm), It is set up greatly whether the length of the cross direction (direction which intersects perpendicularly with the laser beam direction of radiation) of the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a is almost the same as the size of the cross direction of the spot P (for example, about 50 mm).

[0065]As the nozzle 36 is shown in <u>drawing 8</u>, while the suction opening 42a counters the spot P, between the rocket engine jets 38a and the rocket engine jets 40a, as the spot P is settled, it is arranged, and the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a counter on both sides of the spot P. And at the time of cleaning, the compression fluid which blows off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a flows, as a dotted line shows <u>drawing 7</u>. That is, each compression fluid is given predetermined directivity at the passages 38c and 40c, and is sprayed on the outer edge of the spot P on the spray square alpha smaller than 90 degrees. The direction from which compression fluid blows off also aims to be parallel to the laser beam direction of radiation, and also aims to intersect perpendicularly with the long side of the spot P.

[0066] And like the 1st embodiment, each compression fluid assists exfoliation and surfacing of a foreign matter, and is attracted by the suction part 42 with a foreign matter. However, since the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a are close by the surface of the hard disk substrate 12, the spray effect, a suction force, etc. of compression fluid improve.

[0067] Also according to other embodiments, a foreign matter can be removed more certainly and

an extraction ratio of a foreign matter can be improved further. Reattachment to the hard disk substrate 12 of a foreign matter can be prevented further, and, moreover, can be prevented one layer of the minimum scattering nearby.

[0068]Also in the other embodiments, when washing an end of the hard disk substrate 12, as shown in <u>drawing 8</u>, as center Q' of the suction opening 42a is located out of the range of the hard disk substrate 12, it is arranged. Therefore, contamination from peripheral environment can be prevented like a case of the 1st embodiment.

[0069] The center position T between the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a and the center position S of the spot P are offset, and it may be made to arrange in the other embodiments as well as the 1st embodiment, as shown in drawing 9.

[0070] When cleanliness which contamination from peripheral environment cannot produce can be secured like the 1st embodiment further again, it may be made to arrange center position Q' of the suction opening 42a also in the case also in within the limits of the hard disk substrate 12, or the case of end clarification. It may be made to form the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, without separating from center position Q' of the suction opening 42a, as shown in <u>drawing 10</u>. Compression fluid may blow off also out of the range of the hard disk substrate 12.

[0071]An inventor experimented in order to verify the tailing effect by a cleaning device of the 1st and 2nd embodiments, and he showed the result in Table 1. In Table 1, the 1st embodiment (drawing 3), Since the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a of the nozzle 36 separate an interval from the surface of the substrate 12 a little and are arranged, It is shown as a "remote nozzle", and since the 1st rocket engine jets 38a, the 2nd rocket engine jets 40a, and the suction opening 42a of the nozzle 36 approach with the surface of the substrate 12 and are arranged, the 2nd embodiment (drawing 7) is shown as a "contiguity nozzle." In a remote nozzle (the 1st embodiment), while spouting compression fluid by 65Nl (normal liter) / min from the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, respectively, it drew in by 300 Nl/min from the suction part 42. In a contiguity nozzle (the 2nd embodiment), while spouting compression fluid by 40 Nl/min from the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40, respectively, it drew in by 150 Nl/min from the suction part 42. What only drew in by 300 Nl/min is shown as a comparative example.

[0072]

[Table 1]

		遠隔/ズル		近接/ズル		比較例(吸引のみ)	
異物除去率		37/48	77. 1%	75/93	80. 6%	128/180	71. 1%
極小飛散	有	1/13	7. 7%	1/20	5.0%	6/21	28. 6%
	軽微	5/13	38. 5%	4/20	20.0%	8/21	38. 1%
	無	7/13	53. BK	15/20	75.0%	7/21	33. 3%

[0073]A result of having summarized two or more sample substrates is shown by rate of tailing in (the removed number of foreign matters / the total number of foreign matters). According to the 1st and 2nd embodiments, it turns out that the tailing effect can be improved about ten percent compared with a comparative example. (The number of sample substrates / the total number of sample substrates classified according to a grade (**, slightness, nothing) of the minimum scattering after washing) are shown by the minimum scattering. compared with a

comparative example, the minimum scattering is clearly observed by all of the 1st and 2nd embodiments -- "-- a rate of owner" decreases sharply and "it is minor" and the minimum scattering by which the minimum scattering is observed very slightly are not observed at all -- "-- it turns out that a rate of-less" is increasing and the minimum preventing scattering effect is acquired. In particular, according to the 2nd embodiment, a result that the minimum scattering was not observed in no less than 75% of sample was obtained.

[0074]Although he is trying to supply compression fluid to the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40 independently from the respectively separate compression fluid feed units 44 and 46 in each above-mentioned embodiment, This is for adjusting individually compression fluid which blows off from the 1st rocket engine jets 38a and the 2nd rocket engine jets 40a, and raising an extraction ratio and the minimum scattering prohibitive power. Therefore, it may be made to supply compression fluid to these from one compression fluid feed unit depending on the case. In such a case, the 1st spurting parts 38 and the 2nd spurting parts 40 may be constituted by passage etc. where one passage started from one end connection branched to two within the nozzle 36.

[0075]A laser beam is divided into plurality, and two or more places of the surface of the hard disk substrate 12 are irradiated, and it may be made to form two or more nozzles 36 to these spots P. In this case, since each nozzle 36 can share the surface area of the hard disk substrate 12 and two or more fields can be cleaned simultaneously, a throughput can be improved. [0076]Although he is trying to clean one surface of the hard disk substrate 12 in each abovementioned embodiment, further again, For example, it may be made to clean both the surfaces of the hard disk substrate 12 simultaneously by irradiating the surface of both hard disk substrates 12 (upper and lower sides) with a laser beam, and forming the nozzle 36 to each of both surfaces, as shown in drawing 11. In this case, the process which reverses the upper and lower sides of the hard disk substrate 12 can be skipped, and a throughput can be improved. The problem by which the hard disk substrate 12 is blown away with compression fluid is avoidable by maintaining the flow balance of compression fluid to both the surfaces of the hard disk substrate 12. It is desirable to make it spray compression fluid within the limits of the hard disk substrate 12 so that the compression fluid which blows off from each nozzle 36 for the upper and lower sides may not collide each other in this case.

[0077]For example, as shown in <u>drawing 11</u>, it is arranged at a position to the spot P of the upper and lower sides of the hard disk substrate 12, respectively, and the two nozzles 36 are divided into two and irradiated with a laser beam by both the surfaces of the hard disk substrate 12. The optical system 22 shown in <u>drawing 11</u> contains the polarization beam splitter 70, the mirror 72, and the 1 wavelength-plate 74 grade for 2 minutes. When the laser beam entered into the polarization beam splitter 70, while the part was reflected, after the vibrating direction of the electric vector is used only as a horizontal component and total internal reflection is carried out by the mirror 72, the upper surface of the hard disk substrate 12 glares as an s-polarized light beam. The vibrating direction of the electric vector is used only as a vertical component, other parts are given to the 1/2 wavelength plate 74, and 90 degrees of the plane of polarization rotates, and is irradiated with them by the undersurface of the hard disk substrate 12 as an s-polarized light beam while being penetrated.

[0078] Without being because a laser beam being divided using the excimer laser 16 common to both the surfaces and optical system 22 grade of the above hard disk substrates 12, It may be made to irradiate both the surfaces of the hard disk substrate 12 with a laser beam individually by providing the excimer laser 16 and optical system 22 grade individually to each of both surfaces

of the hard disk substrate 12.

[0079]In each above-mentioned embodiment, although it is made to clean over the whole surface of the hard disk substrate 12, the foreign-matter-detection machine for detecting the position etc. to which the foreign matter has adhered, etc. are formed, and it may be made to clean only to the position in which a foreign matter exists.

[0080] Although he is trying to move the hard disk substrate 12 to the optical system 22 and nozzle 36 grade in each above-mentioned embodiment, While forming the hard disk substrate 12 and the spindle motor 34 fixed, it may be made to form the optical system 22 and the nozzle 36 movable to the hard disk substrate 12 by arranging the optical system 22 and nozzle 36 grade to a moving stage, respectively etc.

[Translation done.]	
CLAIMS	

[Claim 1]In laser cleaning equipment which irradiates a substrate face with a laser beam and washes said substrate face, The 1st rocket engine jets and the 2nd rocket engine jets which spout compression fluid on a spray square smaller than 90 degrees towards an outer edge of said spot from a position which counters on both sides of a spot of said laser beam formed in said substrate face, Laser cleaning equipment provided with a nozzle which has a suction opening established between said 1st rocket engine jets and said 2nd rocket engine jets.

[Claim 2] The laser cleaning equipment according to claim 1 with which an arranging direction of said 1st rocket engine jets, said suction opening, and said 2nd rocket engine jets and the direction of radiation of said laser beam intersect perpendicularly.

[Claim 3] The laser cleaning equipment according to claim 1 to which an arranging direction of said 1st rocket engine jets, said suction opening, and said 2nd rocket engine jets and the direction of radiation of said laser beam are parallel.

[Claim 4] The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 3 with which an arranging direction of said 1st rocket engine jets, said suction opening, and said 2nd rocket engine jets and a long side of said spot intersect perpendicularly.

[Claim 5] The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 4 with which said compression fluid which blew off from said 1st rocket engine jets and said 2nd rocket engine jets is sprayed within the limits of said substrate face.

[Claim 6] When said 1st rocket engine jets and said 2nd rocket engine jets are established in one side which separated from the center of a direction which intersects perpendicularly with the direction of radiation of said laser beam of said suction opening, or the direction of radiation and an end of said substrate face is washed, The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 5 with which the center of said suction opening is arranged out of the range of said substrate face.

[Claim 7] The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 6 which made a center position between said 1st rocket engine jets and said 2nd rocket engine jets, and a center position of said spot offset.

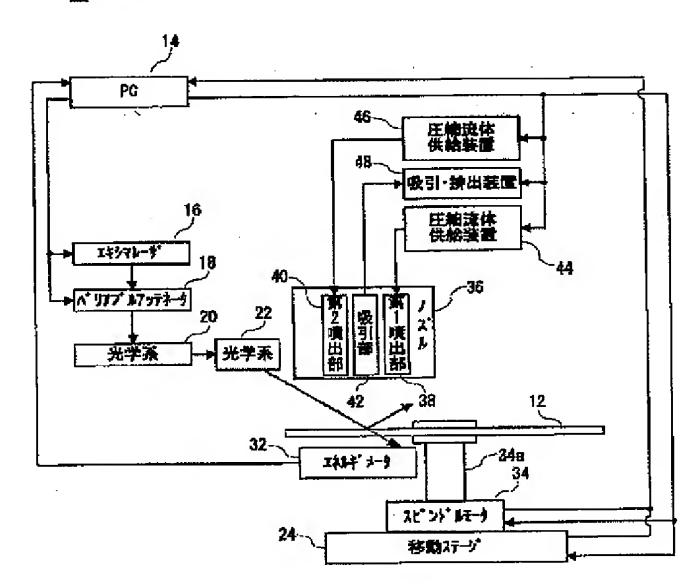
[Claim 8] The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 7 to which spolarized light of said laser beam is carried out to said substrate face and which is irradiated aslant.

[Claim 9] The laser cleaning equipment according to any one of claims 1 to 8 with which said laser beam was irradiated by both the surfaces of said substrate, and said nozzle was provided to said each of both surfaces of said substrate.

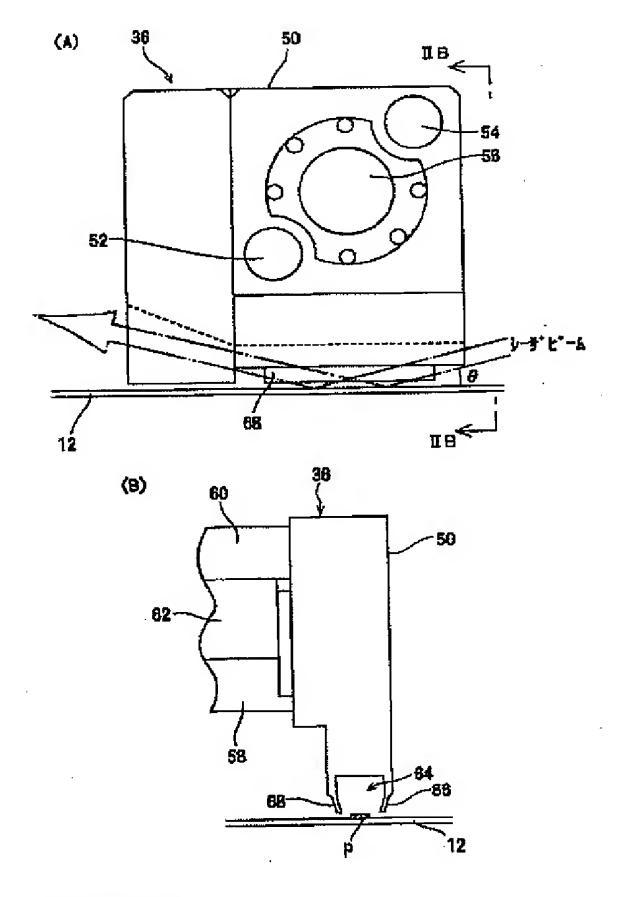
[Claim 10]In a laser cleaning method which irradiates a substrate face with a laser beam and washes said substrate face, Compression fluid is made to blow off from a position which counters on both sides of a spot of said laser beam formed in said substrate face on a spray square smaller than 90 degrees towards an outer edge of said spot, A laser cleaning method attracting said compression fluid which collided each other on the outskirts within said spot.

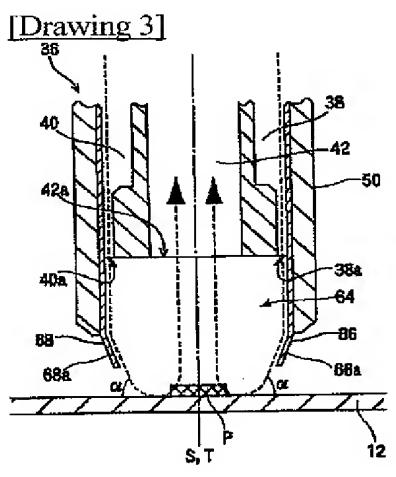
[Translation done.]

[Drawing 1]

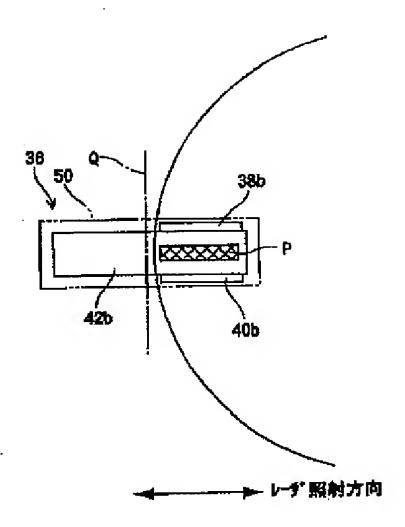


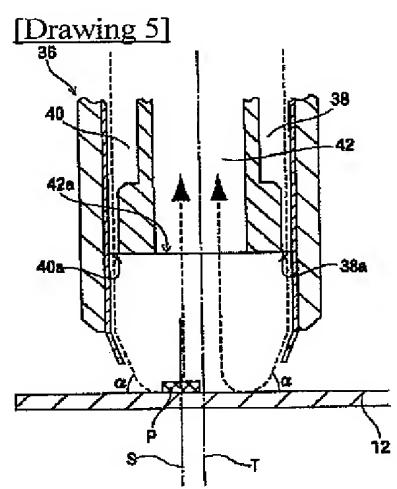
[Drawing 2]

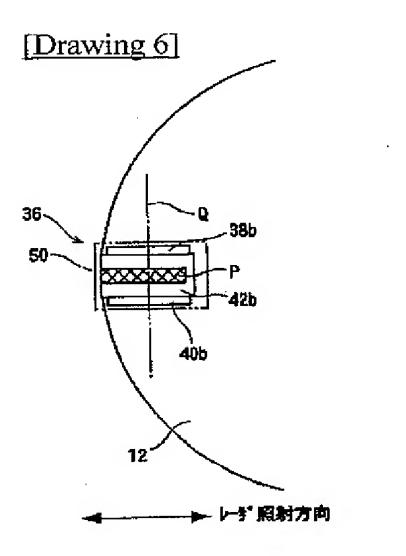




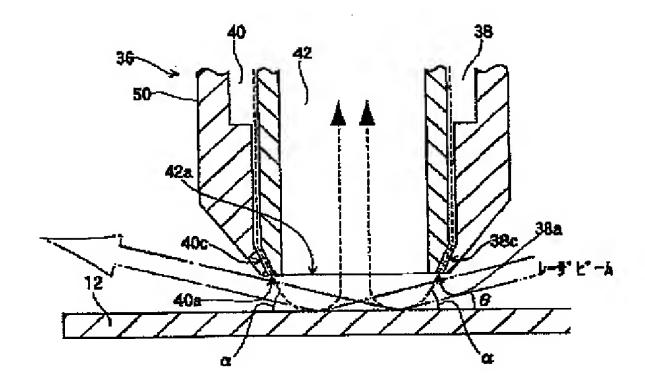
[Drawing 4]

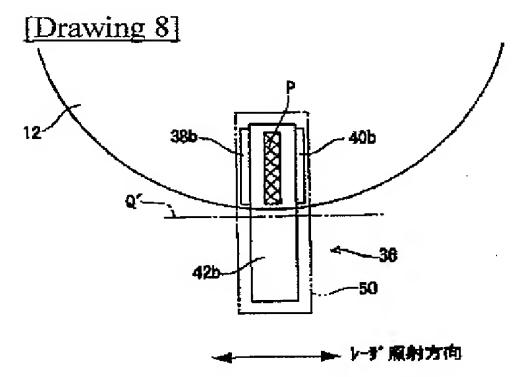


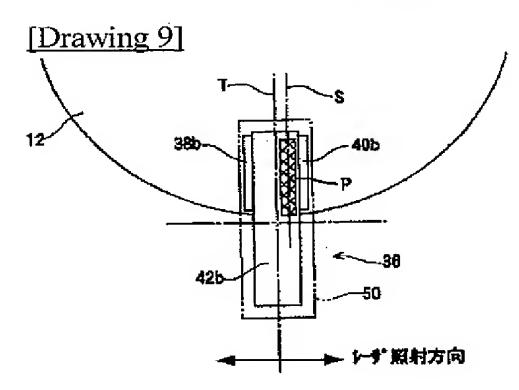


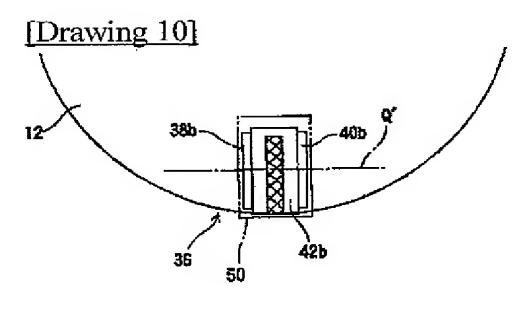


[Drawing 7]



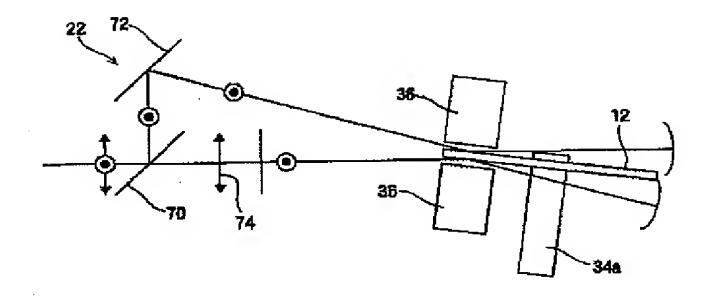


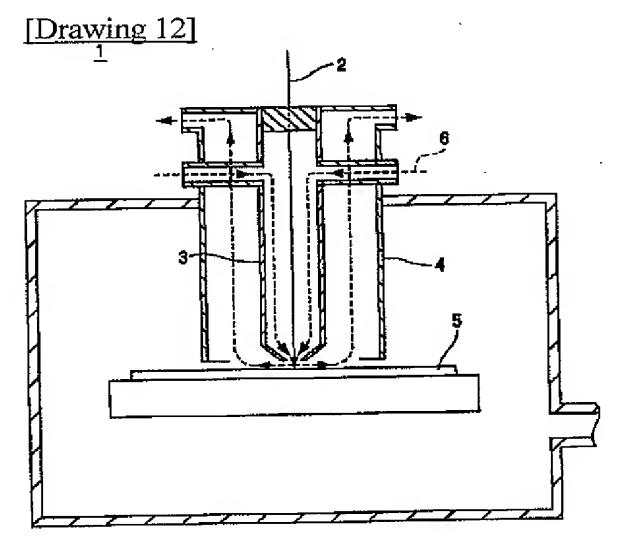




→ ▶ ▶ 別射方向

[Drawing 11]





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出東公開各号 特開2002-343761

(P2002-343761A)

(43)公開日 平成14年11月29日(2002.11.29)

(51) Int.CL?		識別配号	FI		ÿ	}₹2-}^(参考)
HOIL	21/304	645	HOIL	21/304	645D	3B116
		643			643Z	
8088	5/00		B08B	5/00	A	
	7/00			7/00		

密査部水 未請求 語承項の数10 OL (全 12 円)

(21) 出願番号	特爾2001-146372(P2001-146372)	(71) 出廢人	000001052 株式会社クボタ			
(22)出版日	平成13年5月16日(2001.5.16)	大阪府大阪市浪速区敷準束一丁目2番475				
		(72)発明者	前国 践			
•			兵庫県伊丹市奥提5丁目10番地 株式会社			
			クボタ内			
		(72)	小田和 貴密			
			兵庫県伊丹市奥知5丁目10番通 株式会社 クポタ内			
	-	(74)代理人	100090181			
			弁理土 山田 教人			
		1	and solvening and artist			

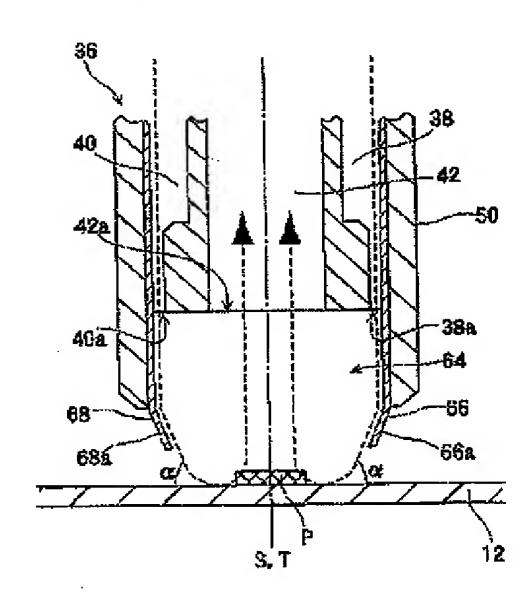
最終更に続く

(64) 【発明の名称】 レーザクリーニング製理およびレーザクリーニング方法

(57)【要約】

[締成] 圧縮流体がノズル36の第1項出回38a および第2項出口40aからスポットPの外縁に向けて頃出され、90度より小さい吹付け角々で吹き付けられる。各圧縮液体は、スポットPの範囲内を違れて第1項出口38a および第2項出口40aの間の中心付近で筒突し合う。スポットPの範囲内を流れる圧縮液体は、異物に運動エネルギを与え、レーザ照射による異物の剥離・浮上に加勢する。そして、剥離・浮上した異物(極小異物を含む。)は、圧縮流体の流れに乗る。管突し合った圧縮液体の流れの向かう先には吸引口42aが配置されており、したがって、吸引力が作用することとも相まって、圧縮液体とともに異物が吸引口42aに吸引される。

[効果] 異物を確実に除去し、異物の除去率を向上できる。異物の基板表面への再付着を防止でき、しかも極小飛散も防止できる。



(2)

【特許請求の節囲】

【譜求項1】墓板表面にレーザビームを照射して前記基 板表面を洗浄するレーザクリーニング装置において、 前記登板表面に形成される前記レーザビームのスポット を終んで対向する位置から前記スポットの外縁に向けて 90度より小さい吹付け角で圧縮流体を噴出する第1噴 出口および第2時出口と、前記第1時出口および前記第 2噴出口の間に設けられる殴引口とを育するノズルを償 えることを特徴とする、レーザクリーニング装置。

1

2噴出口の配列方向と前記レーザビームの照射方向とは 直交する、請求項1記載のレーザクリーニング装置。

【請求項3】前記第1噴出口,前起吸引口なよび前記第 2噴出口の配列方向と前記レーザビームの照射方向とは 平行する、請求項1記載のレーザクリーニング装置。

【請求項4】前記第1項出口,前記吸引口および前記第 2噴出口の配列方向と前記スポットの長辺とは直交す。 る。請求項1ないし3のいずれかに記載のレーザクリー エング땷醴。

【請求項5】前記第1零出口なよび前記第2項出口から 噴出された前記圧縮液体は前記基板表面の範囲内に吹き 付けられる、請求項1ないし4のいずれかに記載のレー ザクリーニング装置。

【語求項6】前記第1項出口なよび前記第2項出口は、 前記吸引回の前記レーザビームの照射方向または照射方 向と直交する方向の中心を外れた――方側に設けられ、前 記墓板表面の端部を洗浄するとき、前記吸引口の中心は、 前記垂板表面の範囲外に配置される。 記求項1ないし5 のいずれかに記載のレーザクリーニング装置。

【請求項7】前記第1項出口および前記第2項出口の間 30 は基板表面に再付着してしまうという問題があった。 の中心位置と、前記スポットの中心位置とをオプセット させた、請求項しないし6のいずれかに記載のレーザク リーニング装置。

【請求項8】前記レーザビームは前記基板表面に対して s 偏光してかつ斜めに照射される、請求項1ないし7の いずれかに記載のレーザクリーニング装置。

【語求項9】前記レーザビームは前記基板の両表面に照 好され、前記基板の前記函表面それぞれに対して前記ノ ズルが設けられた、請求項目ないし8のいずれかに記載 のレーザクリーニング装置。

【請求項10】益板表面にレーザビームを照射して前記 基板表面を洗浄するレーザクリーニング方法において、 前記墓板表面に形成される前記レーザビームのスポット を終んで対向する位置から前記スポットの外縁に向けて 90度より小さい吹付け角で圧縮機体を輸出させて、前 記スポット内および周辺で衝突し合った前記圧縮流体を | 吸引することを特徴とする。レーザクリーニング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

鎧およびレーザクリーニング方法に関し、特にたとえ ば、磁気記録墓板、磁気記録媒体、半導体ウェハおよび 液晶表示器等の製造工程において、クリーニング対象と なる基板の表面にレーザビームを照射して基板表面を光 学的に洗浄し、異物の基板表面への再付着および極小飛 散を防止する。レーザクリーニング装置およびレーザク リーニング方法に関する。

[0002]

【従来の技術】との種の従来のレーザクリーニング装置 【語求項2】前記第1項出口,前記喚引口および前記第 10 の一例が、平成11年1月12日付けで出願公開された 特開平11-6086号公報「C23F4/00、B2 3K26/14. C23C16/44. H01L21/ 3065、21/304] に関示されている。このレー ザクリーニング装置!は、図12に示すように、レーザ。 光2の周囲を囲むように設けられるガス吹出筒3および ガス吹出筒3の外周側でこれと二重筒をなす排気筒4を 全む。従来技術(特別平11-6086号公報)では、 レーザ光2の照射により被処理体(基板)5の表面の不 純物 (異物) を剥離させるとともに、ガス吹出筒3から 基級5の表面のレーザ光照射位置(スポット)等に鉛値 方向から不活性ガス6を吹き付け、剥離させた異物をガ ス6とともに排気筒4から吸引することによって、異物 を除去し、彼処理体5への異物の再付着を防止するよう。 にしていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】―方」レーザクリーニ ング技術においては、レーザ照射によって、異物が剝離 されるものと異物が粉砕されて極小異物となり飛び散る もの(極小飛散)とがあり、レーザ照射のみではこれら

【1) i) 0.4 】そこで、従来技術では、スポットにガス6 を吹き付けてこれを回収することによって異物の再付着 を防止するようにしているが、従来技術では、鉛直方向 からガス6を吹き付けるようにしていたので、このガス **噴流によって、剥離または紛砕されようとする異物が基** 板5の表面に抑え付けられてしまい。剥離されないおそ れがあった。また、同様して、一旦別能または紛砕され た異物が基板5の表面に再付着してしまうおそれがあっ た。さらに、異物の剥離方を向上させるために高速質出 40 条件でガス6を噴出させた場合には、ハードディスク基 板のような比較的小経かつ軽量なものは吹き飛ばされて しまうおぞれがあった。

【0005】また、従来技術では、スポットの層囲を閏 むようにして排気筒4を設けるようにしているので、基 板5の蜷部をクリーニングする際には、排気筒4の吸引 口が基板5の範囲外にはみ出してしまい、吸引性能が悪 化して異物の再付着が生じるおそれがあった。

【10006】それゆえに、この発明の主たる目的は、基 板表面への異物の再付着を防止でき、しかも極小飛散を [産業上の利用分野] この発明はレーザクリーニング装 50 防止できる、レーザクリーニング装置およびレーザクリ

(3)

ーニング方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】第1の発明は、基板表面 にレーザビームを照射して前記基板表面を洗浄するレー ザクリーニング装置において、基板表面に形成されるレ ーザビームのスポットを終んで対向する位置からスポッ 1の外縁に向けて90度より小さい吹付け角で圧縮流体 を噴出する第1噴出口および第2噴出口と、第1噴出口 および第2頃出口の間に設けられる殴引口とを答するノ ズルを備えることを特徴とする、レーザクリーニング装 10 鎧である。

【①①08】第2の発明は、基板表面にレーザビームを 騒射して前記基板裏面を洗浄するレーザクリーニング方 法において、基板表面に形成されるレーザビームのスポ ットを挟んで対向する位置からスポットの外縁に向けて 90度より小さい吹付け角で圧縮液体を頓出させて、ス ポット内あよび周辺で衝突し合った圧縮液体を殴引する ことを特徴とする、レーザクリーニング方法である。 [0009]

【作用】圧縮流体が、スポットを挟んで対向する位置 (ノズルの第1 嘆出口および第2 噴出回)からスポット の外縁に向けて90度より小さい吹付け角で噴出され る。善圧縮癒体は、基板表面に当たると、互いに衝突し 合う方向に向きを変え、スポットの範囲内を換れて第1 **晒出口および第2噴出口の間の中心付近で鶯突し合う。** このようにスポット内および周辺で衝突し合った圧縮液。 体の流れは基板表面のほぼ法限方向に向かい。その流れ の先には吸引口が設けられる。スポットの範囲内を流れ る圧縮液体は、異物に運動エネルギを与え、レーザ照射 による異物の剥離・浮上に加勢し、これを促進させる。 30 をアルミニウムまたはガラス等の主対からなるハードデ そして、剥離・浮上した異物は、圧縮流体の流れに景 る。レーヴ願射によって紛砕された異物の粉砕片(極小 異物)もまた圧縮液体の流れに最る。したがって、吸引 口からの吸引力が作用することと相まって、圧縮流体と ともに異物が吸引口に吸引される。とのようにして、噴 出された圧縮流体が回収されるとともに異物が除去され る。

【10010】たとえば、圧腐液体は重板表面の範囲内に 吹き付けられる。この場合、周辺環境に圧縮液体が輸出 されることによる周辺環境からの汚染(異物の付着等) が防止される。

【りり11】また、第1噴出口および第2項出口は、吸 引口のレーザビームの照射方向または照射方向と直交す る方向の中心を外れた一方側に設けられ、基板表面の蝶 部を洗浄するとき、吸引口の中心が基級表面の範囲外に 配置されるようにしてもよい。この場合にも、層辺環境 からの汚染が防止される。

【① 012】さらに、第1時出口および第2項出口の間 の中心位置と、スポットの中心位置とがオフセットされ て配置されるようにしてもよい。この場合には、狂縮漆 50 はノズル36および光学系22に対して適宜に移動可能

体の衝突し合う第1噴出口および第2噴出口の間の中心 位置付近において発生するデッドゾーン(流速がゼロと なっているところ)を避けることができるので、異物が、 吸引されず再付着してしまうのを防止できる。

【0013】また、レーザビームは軽板袋面に対してs 偏光してかつ斜めに照射される。この場合、基板の表面 損傷および性能劣化を回避しつつ、異物の剥離・浮上を 効率良く行える。

【①①14】さらに、レーザビームが基板の両表面に脱 射され、基板の酶表面それぞれに対してノズルが設けら れた場合には、基板の両表面を同時にクリーニングする ことができるので、スループットを向上できる。また、 基板の両表面に対する圧縮流体の流量バランスをとると とで、圧縮液体によって基板が吹き飛ばされる問題を回 避できる。

[0015]

【発明の効果】との発明によれば、異物を確実に除去 し、異物の除去率を向上することができる。また、其物 の墓板表面への再付着を防止でき、しかも極小飛散も防 20 止できる。

【①①16】この発明の上述の目的、その他の目的、特 徽および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳 細な説明から一層明らかとなろう。

[0017]

[実能例]図1に示すこの実施例のクリーニング装置1 ()は、磁気記録室板、磁気記録媒体、半導体ウエハおよ び液晶表示器等の製造工程において基板の表面をクリー エングレ、異物の基板表面への再付着および極小飛散を 防止するものである。以下には、クリーニング装置10 ィスク基板!2のクリーニングに用いることを前提とし で説明する。

【0018】ととで、ハードディスク墓板12は、磁盤 材料をスパッタリングする工程の前段階のものであり、 その表面は、NiP膜で被覆されてテクスチャ研磨され ている。したがって、ハードディスク墓板12の表面に は、腐方向へ延びる複数の研磨法が存在しており、研磨 層、前洗浄工程での汚染物およびクリーンルーム内での。 汚染物等の異物(図示せず)が付着している。

【0019】グリーニング装置10(図1)は、パーソ ナルコンピュータ(以下、「PC」という。)14,エ キシマレーザ16, パリアブルアッテネータ18、光学 系20名よび22、移動ステージ24、エネルギメータ 32、スピンドルモータ34ならびにノズル36等を含 Ċ.

【0020】との実施例では、ノズル36ねよび光学系 22等が所定の位置に固定的に設けられるとともに、ハ ードディスク墓板12が移動ステージ24上のスピンド ルモータ34に取り付けられ、ハードディスク基級12

にされる。

【①①21】移動ステージ24は、一定の轄方向に移動可能な図示しないステージ部分を含む。ステージ部分の移動は、PC14によって制御され、また、その移動位置情報が位置信号としてPC14に与えられる。そして、ステージ部分には、スピンドルモータ34が固定的に載置される。したがって、ステージ部分の移動に伴ってスピンドルモータ34が移動され、ステージ部分の移動位置情報に基づいてスピンドルモータ34の位置が把握され得る。つまり、ステージ部分の移動に伴ってハー 16 ドディスク基板12が移動され、ステージ部分の移動位置情報に基づいてハードディスク基板12の位置が把握され得る。

5

【0022】スピンドルモータ34は出力輸34aを含み、出力輸34aの先端部にはハードディスク基板12が略水平に取り付けられる。また、スピンドルモータ34には、図示しないロータリーエンコーダが内蔵され、このロータリーエンコーダによって検出された回転位置情報がPC14へ与えられる。

【0023】スピンドルモータ34の回転速度は、PC 14によって50~20、000 rpm程度の範囲で制御される。回転制御の方式としては、CAV(Constant Line an Velocity)制御またはCLV(Constant Line an Velocity)制御が用いられる。CAV制御によれば、エキシマレーザ16のバルス繰り返し周波数とスピンドルモータ34の回転周波数とを関連付けて制御し易いため、特定の異物を狙ってレーザビームを照射する場合に適し、一方、CLV制御によれば、一定のバルス緩り返し周波数で照射し易いため、ハードディスク重板12の表面に均一にレーザビームを照射する場合に適する。スピンドルモータ34の最大回転速度は、スループットの観点からは速いほど有利であるが、レーザビームの照射位置を制御する観点からはエキシマレーザ16のバルス繰り返し周波数以下であることが望ましい。

【0024】エキシマレーザ16は、たとえば、ランダム優光のレーザビームを出射するKrFエキシマレーザ発振器(波長:248nm程度、バルス幅:25ms程度)を含み、PC14によって発録のON/OFFが制御され、かつ、バルス繰り返し周波数が切り替えられる。また、エキシマレーザ16は、レーザ密度を制御するる調御装置を含み、この調御装置で印加電圧を制御することによって、レーザ出方が調整される。エキシマレーザ16のバルス繰り返し周波数は、たとえば100日を程度に設定される。

【0025】なお、KrFエキシマレーザ発振器を用いたのは、洗浄に適した高い光子エネルギをもつこと、発振効率が高いこと、オゾン発生率が低く、光質を窒素パージする必要がないこと。光学素子の透過率が高いこと等の理由によるが、XeClエキシマレーザ発振器(波長:308nm)、ArFエキシマレーザ発振器(波

長:193nm)等の他のエキシマレーが発振器。または、固体レーザ発振器。半導体レーザ発振器等の他のレーザ発振器を用いてもよい。

【0026】バリアブルアッテネータ18は、エキシマレーザ16から照射されたレーザビームの単位照射面補当たりのレーザ強度すなわちレーザ密度を一定に調整するものであり、PC14の制御によって、その透過率が0~100%の簡盈で調整される。ただし、エキシマレーザ16のエネルギ効率の額点から70~100%の透過率で用いるととが望ましい。

【0027】光学系20は、バリアブルアッテネータ1 8から与えられたレーザビームを矩形ビームに整形する とともに、これを偏向するものであり、ミラーおよびビ ーム整形器等の光学部品を組み合わせることによって構 成される。この光学系20では、レーザビームを、その プロファイルが均一なコリメート光にすることが望まし い。

> 【0029】たとえば、光学系22は、偏光ビームスプ リッタ、ミラーおよび2分の1波長板等を含む。ランダ **ム傷光のレーザビームが傷光ビームスブリッタに入射さ** れると、その一部が透過されるとともに、その電気ベク トルの緩動方向が水平方向のみにされ、3偏光ビームと してハードディスク基板12の上面に照射される。ま 30 た。入射角および照射エネルギ密度は、適切なグリーニ ング効果を得るために、すなわち、表面損傷を生じない こと、異物を除去できるとと、記録再生特性を確保でき るとと等を達成するために、適宜な値に設定される。s 偏光かつ低い入射角でレーザビームを照射することによ って、たとえば、基板表面でのエネルギ反射率が大きく なるため、基礎へのエネル手順収を抑えるとともに反射 光の間接照射で異物への照射畳を増大でき、またる偏光 の振動エネルギが異物に有効に作用する等、異物の除去 (訓饌・搾上) に有利な作用効果が得られる。このよう にして、基板表面の損傷および性能劣化を回避しつつ異 物が蟇板表面から剝離・浮上されて除去される。

【①①③①】なお、レーザビームの照射方向は、ハードディスク基板12の表面の層方向に形成された研磨機内の異物に対しても十分にレーザビームが照射されるように、 後級方向であることが望ましい。

【① 031】また、偏光ビームスプリッタに代えてプレートボラライザ等を用いてもよく、または直線偏光特性を育するレーザビームを用いる場合には、これを無偏光ビームスプリッタで分割するようにしてもよい。このような光学系22の棒成や入射角および照射エネルギ密度

の設定なるびに、偏光低角度入射の特性等については、 本願出願入が先に出願した特願平11-248211号 に詳遠されているので参照されたい。

7

【0032】エネルギメータ32は、ハードディスク基 板12を取り外した際に、光学系22から照射されるレ ーザビーム(図1中の皷線)のレーザ密度を直接検問す るものであり、光学系22の下方に配置される。そし て、エネルギメータ32で検出されたレーザ密度信号が PCl4に与えられ、このレーザ密度信号に基づいてレ ーザ密度が微調整される。つまり、ハードディスク基板 10-12に照射されるレーザ密度は、予め設定された目標レ ーザ密度に基づいてエキシマレーザ16への印刷電圧を 制御することにより租調整され、エネルギメータ32か ちのレーザ密度信号(寒測値)をフィードバック信号と して用いてバリアブルアッテネータ18を制御すること により微調整される。したがって、ハードディスク基板 12に照射されるレーザ密度は一定に維持される。

【10033】ノズル36は、レーザ照射による異物の剥 離・浮上に圧縮流体を噴出することによって加勢すると ものであり、第1寳出部38,第2噴出部40および吸 引部42を含む。

【0034】第1暨出部38および第2暨出部49には 圧湍流体供給装置44および46がそれぞれ接続され、 吸引部42には吸引・排出装置48が接続される。圧縮 流体供給装置44および46は、それぞれPC14によ って制御されて第1噴出部38および第2噴出部40に 不活性ガス等の圧縮液体を送り込み、吸引・排出装置4 8は、PCL4によって制御されて吸引部42から圧縮。 液体および異物等を吸引して排出する。

【0035】具体的には、第1項出部38、第2項出部 40および吸引部42は、図3に示すように、ノズル3 6のたとえば略直方体状等の参体50内に別個の過路と してそれぞれ形成される。本体50には、図2(A) お よび(B)に示すように、第1順出部38と連鎖する接 統四52、第2噴出部40と連運する後続回54および 吸引部4()と連通する接続日5.6が設けられており、接 続回52および54には圧縮液体供給装置44および4 6から延びる管58および60が接続され、接続回56 には吸引・排出装置4.8から延びる管6.2が接続され る。

【0036】また、第1噴出部38、第2噴出部40数 よび吸引部42は、それぞれ第1類出口38a、第2項 出口40aおよび吸引口42aを含む。図3に示すよう に、ハードディスク基板12の表面に臨むノズル36の 下端部では、第1項出部38と第2項出部40とが間隔 を隔てて設けられ、第1噴出部38と第2噴出部40と の間に、これらと隣接して吸引部42が設けられる。そ して、第1項出部38、第2項出部40および殴引部4

出□38a,第2項出□40aおよび殴引□42aが形 成される。このように、第1項出口38a、吸引口42 aおよび第2噴出自40aは、一直線上にこの順に隣接 して配列されたサンドイッチ構造をなす。

8

【10037】第1項出口38aおよび第2項出口40a の配置およびサイズならびに噴出される圧縮流体の流置 等は、レーザビームの照射によってハードディスク基板 1.2表面上に形成されるスポット(レーザビーム解射位 蹬) Pにおける異物の剥削・浮上に的確に加勢できるよ うに適宜に設定され、吸引口42aの配置およびサイズ ならびに吸引力等は、圧縮流体および異物等を暗策に吸 引できるように適宜に設定される。

【() () 3.8】との実施例では、ノズル3.6 は、図2〜図 4から分かるように、ハードディスク基板12の表面と **新定の間隔を隔て、かつ、スポットPの上方に位置する** ようにして固定的に配置される。

【①①39】ノズル36は、レーザビーム照射方向との 関係では、第1暗出口38a、吸引回42aおよび第2 噴出口40aの配列方向とレーザビーム照射方向とが直 ともに、圧縮流体および異物を吸引して排出するための 20 交するように配置される。なお、このように配置される ノズル36を第1の裏施倒ともいう。また、レーザビー ムは照射方向に長い矩形状に整形されており、ノズル3 6は、スポットPの形状・寸法との関係では、第1層出 □38a、吸引□42aおよび第2曜出□40aの配列 方向とスポットPの長辺(長径)とが直交するように配 置される。また、圧縮液体の質問される方向は、レーザ ビーム照射方向と直交する方向でもあり、スポットPの 長辺と直交する方向でもある。

> 【①040】また、レーザビームが照射方向に長いの。 39 で、本体50の両側面の下端部の一部は、図2および図 3に示すように、レーザビームの入反射を選らずその通 路を確保するために切欠かれ、ノズル36の下端部内に おいては、吸引 [142a (図2 (A) ではその位置が点 譲で示される。) とハードディスク基板12の表面との 間にレーザビームを通すためのレーザ道過用空間64が 設けられる。

【① 041】また、第1噴出口38aおよび第2噴出口 40 aは、それぞれ圧縮流体に所定の指向性を付与する ガイド66および68を含む。つまり、第1頃出口38 aおよび第2噴出口40aには、図3に示すように、第 1 噴出部38 および第2 噴出部40 内からハードディス ク基板12の表面へ向かって連続的に延びるたとえば板 状等のガイド66および68が設けられ、ガイド66の 先端部66aおよびガイド68の先端部68aは互いに 向かい合う方向へ適宜な角度で傾斜される。これによっ て、第1項出口38aおよび第2項出口40aから項出 される各圧縮流体は、スポットPの外縁に向かう指向性 を付与される。

[0042]なお、図2(B)および図3においては、 2の下端には、それぞれ、たとえば略矩形状等の第1 贖 59 分かり易く示すために、スポットPに厚みを付けて図示

している。また、図4はハードディスク基板12の蟻部 をクリーニングする際の状態を示したものであるが、こ の図4では、スポットPならびに第1項出口38a,第 2時出口40aおよび吸引口42aをハードディスク基 板12表面上へ投影した領域38日、40日および42 り等が、分かり易くするために、やや誇張かつ簡略化さ れて示されている。

【① ①43】図3および図4からよく分かるように、第 1噴出回38aねよび第2噴出回40aは吸引回42a 外れた一方側に設けられる。第1項出口38aと第2項 毎日40 a との間隔は、スポットPの幅方向(レーザビ ーム照射方向の直交方向)のサイズより大きく設定され (たとえば30mm程度) 第1項出口38aおよび第 2噗出口40aのレーザ照射方向の長さは、スポットP のレーザ照射方向のサイズとほぼ同じか大きく設定され る(たとえば?Omm程度)。

【①044】ノズル36は、図4からわかるように、吸 引□42 a がスポットPに対向するとともに、第1項置 □38aおよび第2項当回40aの間にスポットPが収 29 まるようにして配置され、第1顧出口38aおよび第2 暦出□40 a はスポットPを挟んで対向する。そして、 クリーニング時には、第1噴出口38aおよび第2噴出 □40aから噴出される圧縮流体は、たとえば図3にお いて点線で示すように流れる。つまり、各圧縮流体は、 ガイド66の先端部66aおよびガイド68の先端部6 8.a で所定の指向性を付与されることにより、スポット Pの外縁に90度より小さい吹付け角αで吹き付けられ

【() () 4.5 】なお、圧縮流体は一定の広がり角(2.0 ** 程度)をもって噴出されるため、ガイド66および68 がスポットPの外縁に向けて設定されていても、直接ス ボットPの範囲内に吹き付けられる流体も僅かに存在す るであろうが、これによる異物除去への無影響は軽微な ものである。しかしながら、曖曲された圧縮流体の全て がスポットPの外縁などその範圍外に吹き付けられるの。 が壁ましい。

【①①46】また、圧縮流体は、たとえば第1噴出口3 8aおよび第2時出口40aをハードディスク差級12 の範囲内に配置すること等によって、ハードディスク基 40 板12の範囲内に吹き付けられる。 したがって、 圧縮流 体がハードディスク基板 12の範囲外に輸出されないの で、周辺環境が乱されず、そこに含まれる異物がハード ディスク基板12の表面上に舞い上がって付着するよう な周辺環境からの汚染が防止される。

【①①47】各圧縮液体は、ハードディスク基板12に 当たると、互いに近づく方向に向きを変え、スポットP の範囲内を流れて第1頃出口38aおよび第2噴出口4 ① a の間の中心位置付近(この実施例では、スポットP) の範囲内)で衝突し合う。

【0048】スポットPの範圍内を流れる圧縮流体は、 **曇物に運動エネルギを与え、レーザ照射による異物の剽** 籬・浮上に加勢し、これを促進させる。そして、レーゲ 顧射および圧縮流体の加勢によってハードディスク基板 12表面から剥離・浮上した異物は圧縮流体の流れに乗 る。また、異物がレーザ照射によって紡砕されて紡砕片 (極小異物) になったとしても、各圧褐液体がスポット Pの外縁から第1續出口38aおよび第2續出口40a の間の中心位置へ向けて互いに衝突し合うように流れて のレーザ照射方向の中心位置(図4中の一点鎖線Q)を 10 いるため、極小異物も圧縮流体の激れに乗り、その飛散 が抑制されると考えられる。

10

【0049】そして、スポットP内および周辺で衝突し 合った圧縮流体の流れる方向は、ハードディスク基板 1 2の表面のほぼ法様方向(経脱方向)に変えられ、その 流れの先には吸引回42aヵ配置されている。したがっ て、吸引部42からの吸引力が作用することと相まっ て、圧縮液体とともに異物等が吸引口42aから吸引部 42内に吸引される。このようにして、噴出した圧縮流 体とともに異物が除去される。

【①050】また、圧縮流体には、圧縮液体供給装置4 4および46または圧縮流体供給装置44および46と ノズル36との間の管路途中等に、たとえば超音波発生 器を設けること等によって、周波数成分を締たせるよう にしてもよい。この場合には、異物にさらに大きな運動 エネルギを付与することができるので、異物の訓解・浮 上がより促進される。

【0051】また、クリーニング装置10の全体または、 ハードディスケ基板 1 2 の周辺部分をクリーンルームに 配置する場合には、クリーンルームのエア供給源に耳B 30 PA(High Efficiency Particulate Air)フィルタを 設けることにより、高度に清浄な環境を得ることができ る。なお、HEPAフィルタは、グラスウールを主材と して構成されたガスフィルタであり、慢性、拡散および 衡突の3つの原理を用いて粒子を捕集するものである。 【0052】とのクリーニング懸置10を用いたクリー ニング工程では、まず、圧縮液体機能装置4.4 および4 6ならびに吸引・排出装置4.8が作動され、スピンドル モータ34でハードディスク基板12が回転され、その 状態で、移動ステージ24によって、ハードディスク基 板12はノズル36対よびレーザ照射位置に配置され る。そして、エキシマレーザ16か〇Nされ、回転およ び移動を繰り返しながらハードディスク基板12の表面 全体に対してレーザ照射が行われる。このようにして、 ハードディスク華板12の表面から剥離・浮上された異 物が圧縮液体とともに吸引口42gから吸引されて除去 される。

【0053】また、ハードディスク墓板12の端部を洗 巻する際には、図4に示すように、吸引口42gの中心。 Qがハードディスク基板12の範囲外に位置するように 50 して配置される。このようにすると、吸引によってハー

ドディスク基級 12の範囲外からハードディスク基板 1 2の範囲内に向かって流れが発生して周辺環境に含まれ る異物がハードディスク基級12の表面に付着してしま うおそれがない。つまり、周辺環境からの汚染を防止で 34.

11

【①054】なお、このクリーエング工程の前に、予め 超音波振動エア洗浄もしくは水洗浄等の除去工程等を設 けるようにしてもよい。

【0055】との実施例によれば、異物を確実に除去 し、異物の除去率を向上することができる。また、異物 10 い。 のハードディスク基板12への再付着を防止でき、しか。 も極小飛散も防止できる。

【0056】また、第1噴出口38aおよび第2噴出口 40aから噴出した圧縮流体を吸引口42aに回収する ようにしているので、周辺雰囲気の清浄度を損なうこと がない。したがって、周辺雰囲気の維持・回復等に時間 がかからず、高速処理が可能となり、生産性を向上でき る。

【りり57】また、第1噴出口38aおよび第2噴出口 40aの間に吸引日42aを隣接配置するようにしたの 20 m で、ノズル36を小型化・軽置化でき、したがって、磁 気記録媒体(基板)等の比較的小さい基板の洗浄にも適 用することができる。

【りり58】なお、上述の実施例では、ノズル36とス ポットPとは、たとえば図3に示すように第1噴出口3 8aおよび第2噴出口40aの間の中心位置下とスポッ トPの幅方向の中心位置Sとがほぼ一致するようにして 配置されているが、これらは、たとえば図りに示すよう に、第1項出口38aおよび第2項出口40aの間の中 れて配置されるようにしてもよい。圧湍流体の衝突し台 う第1噴出口38aおよび第2噴出口40aの間の中心 位置工付近においては、圧縮液体の流速がゼロとなって いるところ(デッドゾーン)が発生すると考えられ、こ のデッドゾーンにおいては、圧縮液体の質出が無いこと と同じ状態となっているため、異物の専付者が超るって しまう。したがって、異物の剥離・浮上または鋭砕が生 じるスポットPが第1項出口38aおよび第2項出口4 () a の間の中心位置手付近のデッドゾーンに入らないよ うに配置する。あるいは少なくともスポットPの中心位 40 に、やや誇張かつ簡略化されて示されている。 證Sと第1順出□38aおよび第2幅出□40aの間の 中心位置了とをオフセットすることによって、スポット Pの簡問内では圧縮液体が必ず流れているようにするこ とができ、デッドゾーンによる異物の再付者を防止でき

【① 059】また、上述の各実施例では、周辺環境から の汚染を防止するために、第1贖出口38 a および第2 噴出口40 aを吸引口42 aのレーザ照射方向の中心位 置Qを外れた一方側に設け、ハードディスク基板 12の 繼部を秩序する際に、吸引日42aの中心Qをハードデ 50 指向性を付与される。

ィスク基板12の範圍外に配置するようにしているが、 週辺環境の雰囲気の清浄度をさらに高度に確保できる場 合には、周辺環境からの汚染が生じるおそれがないの で、端部清浄の際にも吸引回42aの中心位置Qをハー ドディスク基版12の範囲内に配置するようにしてもよ い。さらに、図6に示すように、第1 噴出口38 a およ び第2時間凹40aを吸引口42aの中心位置Qを外れ ずに設けるようにしてもよい。さらにまた、圧縮流体は、 ハードディスク基板 1 2 の範囲外にも噴出されてもよ

12

【()()6()]また、上述の善実施例では、ノズル36の 第1 嗜出口38 a、吸引口42 a および第2 噴出口40 a の配列方向とレーザビーム照射方向とが直交するよう にしているが、第1項出口388、吸引口42aおよび 第2時間日40aの配列方向とレーザビーム照射方向と が平行するようにしてもよい。この場合には、たとえば 図?に示すような他の実施例のノズル36(第2の実施 例) が適用される。

【1) () 6 1 】第2の箕髄側のノズル36(図7)は、主 として下端部の構成が異なる以外は図2実施例のノズル 36と同様にして構成されるので、重複した説明は省略 する。第2の実施例では、レーザビームは、図8に示す ように、レーザビーム照射方向と直交する方向(幅方 向) の長さが長い矩形状に整形されている。そして、第 2の実施例では、第1の実施例のようなレーザ道過用型 間は設けられず。ノズル36は、ハードディスク墓板1 2の表面に近接(2mm以下程度)して配置され、レー ザビームはノズル36の下端面とハードディスク墓板 1 2の表面との間を運過する。また、所定入射角4のレー 心位置于と、スポットPの中心位置Sとがオフセットさ 30 ザビームの入反射を選らないために、本体50の両側面 (レーザビーム照射方向に直交する面)の下端部は、た とえば先細りテーパ状に形成される。また、第2の実施 例においても、第1項出口38a,吸引口42aおよび 第2時出口40aの配列方向とスポットPの長近(長 径)とは直交する。

> 【0062】なお、図8においても、スポットPならび に第1續出回38a,第2噴出回40aおよび殴引回4 2aをハードディスク基板12表面上へ投影した領域3 8b、40bおよび42b等が、分かり易くするため。

> 【0063】図7に戻って、第1續出部38,第2續出 部40および吸引部42は、ノズル36の下端まで延び て設けられ、第1續出口38a,第2噴出口40aおよ び吸引□42 aは、ノズル36の下端面に形成される。 そして、第1噴出口38aに到る先端部の通路38c と、第2鬢出口40aに到る先鑾部の通路40cとは、 互いに向かい合う方向へ適宜な角度で傾斜される。これ によって、第1帳出口388および第2帳出口40aか。 ら噴出される各圧縮液体は、スポットPの外縁に向かう

(8)

【0064】また、図7および図8かろよく分かるよう に、第1噸出口38agよび第2噸出口40a㎏吸引口 428の幅方向の中心位置(図8中の一点鎖線Q´〉を 外れた一方側に設けられる。第1項出口38 a と第2項 出口40aとの間隔は、スポットPのレーザビーム照射 方向のサイズより大きく設定され(たとえば30mm程 度)、第1噸出口388および第2噴出口40aの幅方 向(レーザビーム照射方向と直交する方向)の長さは、 スポットPの帽方向のサイズとほぼ同じか大きく設定さ れる(たとえば50mm程度)。

13

【①065】ノズル36は、図8に示すように、吸引口 42aがスポットPに対向するとともに、噴出口38a および噴出口40mの間にスポットPが収まるようにし て配置され、第1項出口38aおよび第2項出口40a はスポットPを終んで対向する。そして、クリーニング 時には、第1嗪出口38aおよび第2噴出口40aから **曖出される圧縮流体は、図?において点線で示すように** 流れる。つまり、各圧縮流体は、通路38cおよび40 cで所定の指向性を付与され、スポットPの外縁に90 度より小さい吹付け角αで吹き付けられる。また。圧縮。 液体の噴出される方向は、レーザビーム照射方向と平行 する方向でもあり、スポットPの長辺と直交する方向で。 もある。

【0066】そして、各圧接流体は、第1の実施例と同 機にして、異物の剥離・浮上に加勢し、異物とともに吸 引部42に吸引される。ただし、第1喷出口38a,第 2噴出回40aおよび吸引回42aがハードディスク基 - 擬12の表面により近接しているため、圧縮液体の吹き 付け効果および吸引力等が向上される。

物を除去でき、異物の除去率をさらに向上することがで きる。また、異物のハードディスク基板12への再付者。 をより一層防止でき、しかも極小飛散もより一層防止で きる。

【0068】また、この他の実施例でも、ハードディス ク基版12の端部を洗浄する際には、図8に示すよう に、吸引日42aの中心Q´がハードディスク墓板12 の範囲外に位置するようにして配置される。したがっ ** *で、第1の実能側の場合と同様に、周辺環境からの汚染 を防止できる。

14

【0069】さらに、この他の実施例でも、第1の実施 例と同様にして、たとえば図9に示すように、第1頃出 □38aおよび第2噴出□40aの間の中心位置する。 スポットPの中心位置Sとをオフセットして配置するよ うにしてもよい。

【0070】さらにまた、第1の実施例と同様に、周辺 環境からの汚染が生じ得ないような清浄度を確保できる 16 場合には、蟷部清浄の際にも吸引口42aの中心位置Q 「老ハードディスク基板」2の範圍内に配置するように してもよい。また、図10に示すように、第1噴出口3 8aおよび第2噴出口40aを吸引口42aの中心位置 Q´を外れずに設けるようにしてもよい。さらに、圧縮 液体はハードディスク基板12の範囲外にも受出されて もよい。

【0071】発明者等は、第1および第2の実施例のク リーニング装置による異物除去効果を検証するために実 殿を行い、その結果を表しに示した。なお、表しにおい - 26 では、第1の実能例(図3)は、ノズル36の第1項出 □38a,第2噴出□40aおよび殴引□42aが基板 12の表面とやや間隔を隔てて配置されるため、「遠隔」 ノズル」として示され、第2の実施例(図7)は、ノズ ル36の第1噴出口38a.第2噴出口40aおよび吸 引口42aが華板12の表面と近接して配置されるた。 め、「近接ノズル」として示される。遠隔ノズル(第1 の実施例》では、第1項出部38および第2項出部40 からそれぞれ65N! (normal later) / min で圧縮 - 複体を噴出するとともに、吸引部42から300N!/ [0067] との他の実施例によっても、より確実に異 35 minで吸引した。近接ノズル (第2の実施例)では、 第1噴出部38および第2噴出部40からそれぞれ40 N 1 /minで圧縮液体を噴出するとともに、吸引部4 2から150N1/minで吸引した。また、比較例と して、300N1/m・mで吸引のみを施したものも示 梦。.

[0072] 【表】】

		选得/X' X		近接/X D		比較例(扱引のみ)	
異物除去單		87/48	77. 1%	76/93	90. 6%	128/180	71. 15
	有	1/13	7.7%	£/20	5.0%	6/21	23. 6%
梅小海散	鞣熱	6/13	38, 5%	4/20	20.0%	8/21	38. 15
	無	7/13	5J. B%	15/20	75.0%	7/21	33. S%

[0073]異物除去率では、《除去できた異物数/会』 **異物数)を複数の試料基板についてまとめた結果が示さ** れている。第1および第2の実施例によれば、比較例に 比べて異物除去効果をおよそ1割程度向上できることが わかる。また、極小飛散では、(洗浄後の極小飛散の程 50 観測される「軽微」と極小飛散が全く観測されない

度(有、軽微、無)によって分類した試料基板数/会試 料基板数)が示されている。第1 および第2 実施例のい ずれによっても、比較例と比べて、極小飛散が明確に観 測される「有」の割合が激減し、極小飛散が極わずかに

「無」の割合が増加しており、極小飛散防止効果が得ら れるととがわかる。特に、第2の実施側によれば、75 %もの試料において極小飛散が観測されないという結果 が得られた。

15

【0074】なお、上述の呂奚施例では、第1項出部3 8 および第2 噴出部40 に、圧縮流体をそれぞれ別個の 圧縮流体供給装置4.4 および4.6 から別々に供給するよ うにしているが、これは、第1項出口38aおよび第2 噴出口4()aから噴出される圧縮液体を個別に調整し

て、除去率および極小飛散抑制力を向上させるためであ 10 る。したがって、場合によっては、これらには圧縮液体 を1つの圧縮流体供給装置から供給するようにしてもよ い。また、このような場合には、第1項出部38および 第2噴出部4)は、1つの接続口から開始される1つの 通路がノズル36内で2つに分岐された道路等によって 構成されてもよい。

【()()75】また、レーザビームを複数に分割してハー ドディスク基板12の表面の複数箇所に照射し、かつ、 複数のノズル36をそれらスポットPに対して設けるよ ディスク基板12の表面領域を分担して複数領域を同時 にクリーニングすることができるので、スループットを一 向上できる。

[0076] さらにまた、上述の各実能例では、ハード ディスク基板12の一方の表面をクリーエングするよう。 にしているが、たとえば図11に示すように、レーザビ ームをハードディスク基版12の両方(上下)の表面に 照射し、かつ、商表面それぞれに対してノズル36を設 けることによって、ハードディスク基級12の両表面を 「同時にクリーニングするようにしてもよい。この場合 は、ハードディスク基板12の上下面を反転させる工程 が省略でき、スループットを向上できる。また、ハード。 ディスク基板12の両表面に対する圧縮液体の流量バラ ンスをとることで、圧縮流体によってハードディスク基 板12が吹き飛ばされる問題を回避できる。なお、この 場合には、上下面用の各ノズル36から噴出される圧縮。 徳体が衝突し合わないように、圧縮流体をハードディス。 ク基板12の範囲内に吹き付けるようにするのが望まし 620

【()()77】たとえば、図11に示すように、2つのノ 40 ズル36がハードディスク基板12の上下面のスポット Pに対してそれぞれ所定の位置に配置され、レーザビー ムは、2分割されてハードディスク基級12の両表面に 照射される。図11に示す光学系22は、偏光ビームス プリッタ70、ミラー72および2分の1液長飯34等。 を含む。レーザビームが偏光ビームスブリッタ?①へ入。 射されると、その一部が反射されるとともに、その電気 ベクトルの緩動方向が水平成分のみにされ、ミラー72 で全反射された後、8偏光ビームとしてハードディスク 基級12の上面に照射される。他の一部は、透過される 50 10 ーレーザクリーニング装置

とともに、その電気ベクトルの振動方向が垂直成分のみ にされ、2分の1波長板74に与えられ、その優光面が 90°回転されて、3編光ビームとしてハードディスク 基板12の下面に照射される。

【0078】また、上述のようなハードディスク量板1 2の商表面に共通のエキシマレーザ16および光学系2 2等を用いてレーザビームを分割することによらずに、 ハードディスク墓板 1 2の商家面それぞれに対して個別 にエキシマレーザ16 および光学系22等を設けること により、レーザビームをハードディスク基板12の画表 面に個別に照射するようにしてもよい。

【①079】また、上述の各実施鑽では、ハードディス ク基級 1 2 の表面全体にわたってクリーエングをするよ うにしているが、異物の付着している位置等を検出する ための異物検出器等を設けて、異物の存在する位置に対 してのみクリーニングをするようにしてもよい。

【りり80】さらに、上述の各実施例では、光学系22 およびノズル36等に対してハードディスク基板12を 移動させるようにしているが、ハードディスク基級12 うにしてもよい。この場合には、各ノズル36でハード 20 およびスピンドルモータ34を固定的に設けるとともに 光学系22 およびノズル36等をそれぞれ移動ステージ に配置すること等によって、光学系22をよびノズル3 6をハードディスク基板12に対して移動可能に設ける ようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実能例のクリーニング袋圏を示す 図解図である。

【図2】図1実施例に適用されるノズル(第1の実施 例)を示す図解図である。

36 【図3】図2実施例のノズルを用いたクリーニング時の 状態を示す図解図である。

【図4】図2実施例のノズルを用いて基板の鑑部をクリ ーニングする際の状態を示す図解図である。

【図5】図2実能例のノズルを用いたクリーニング時の 状態の変形例を示す図解図である。

【図6】図2実能例のノズルの変形例を示す図解図であ

【図?】他の実施例(第2の実施例)のノズルを用いた クリーエング時の状態を示す図解図である。

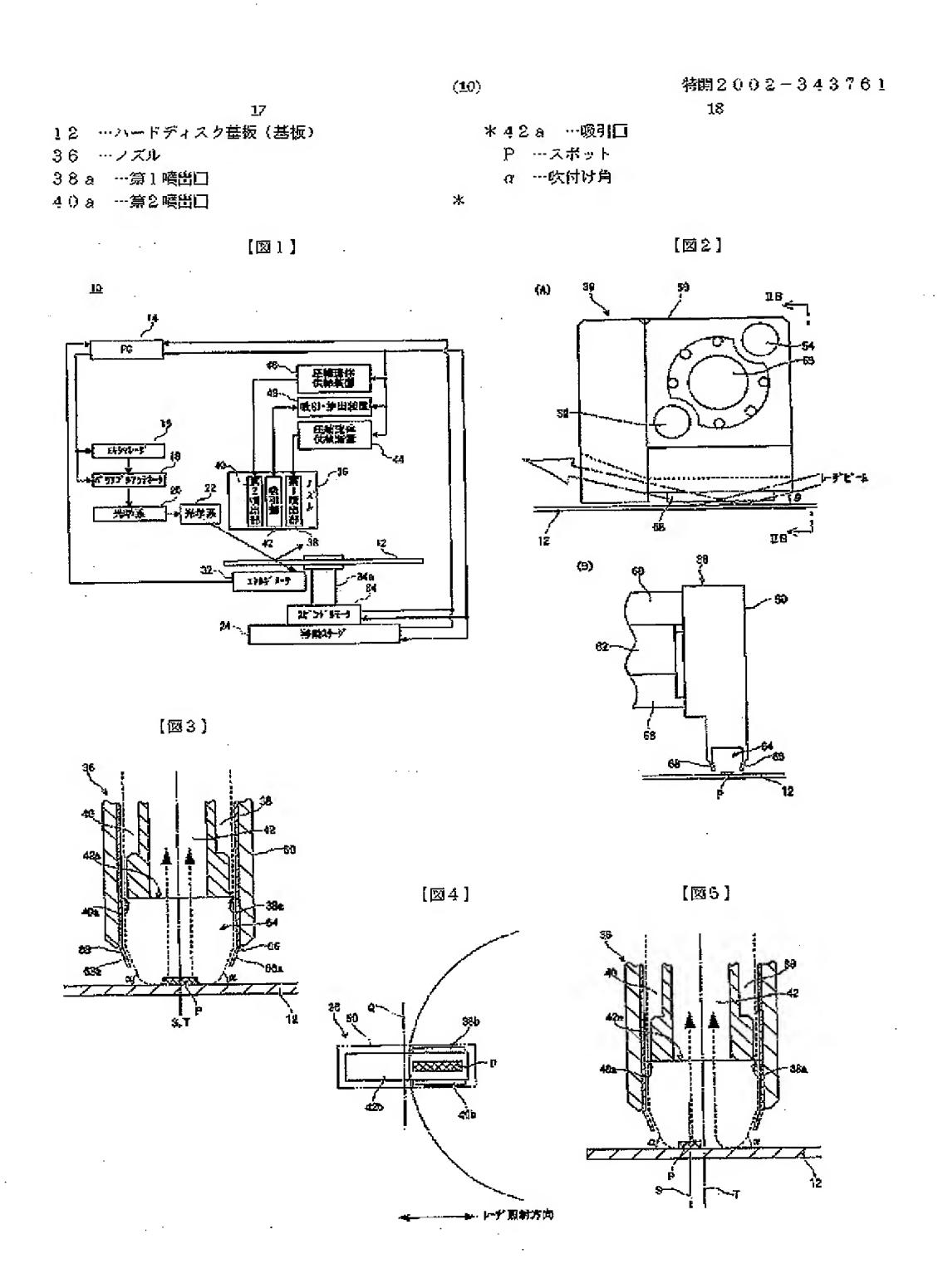
【図8】図7実能例のノズルを用いて基板の蟾部をクリ ーニングする際の状態を示す図解図である。

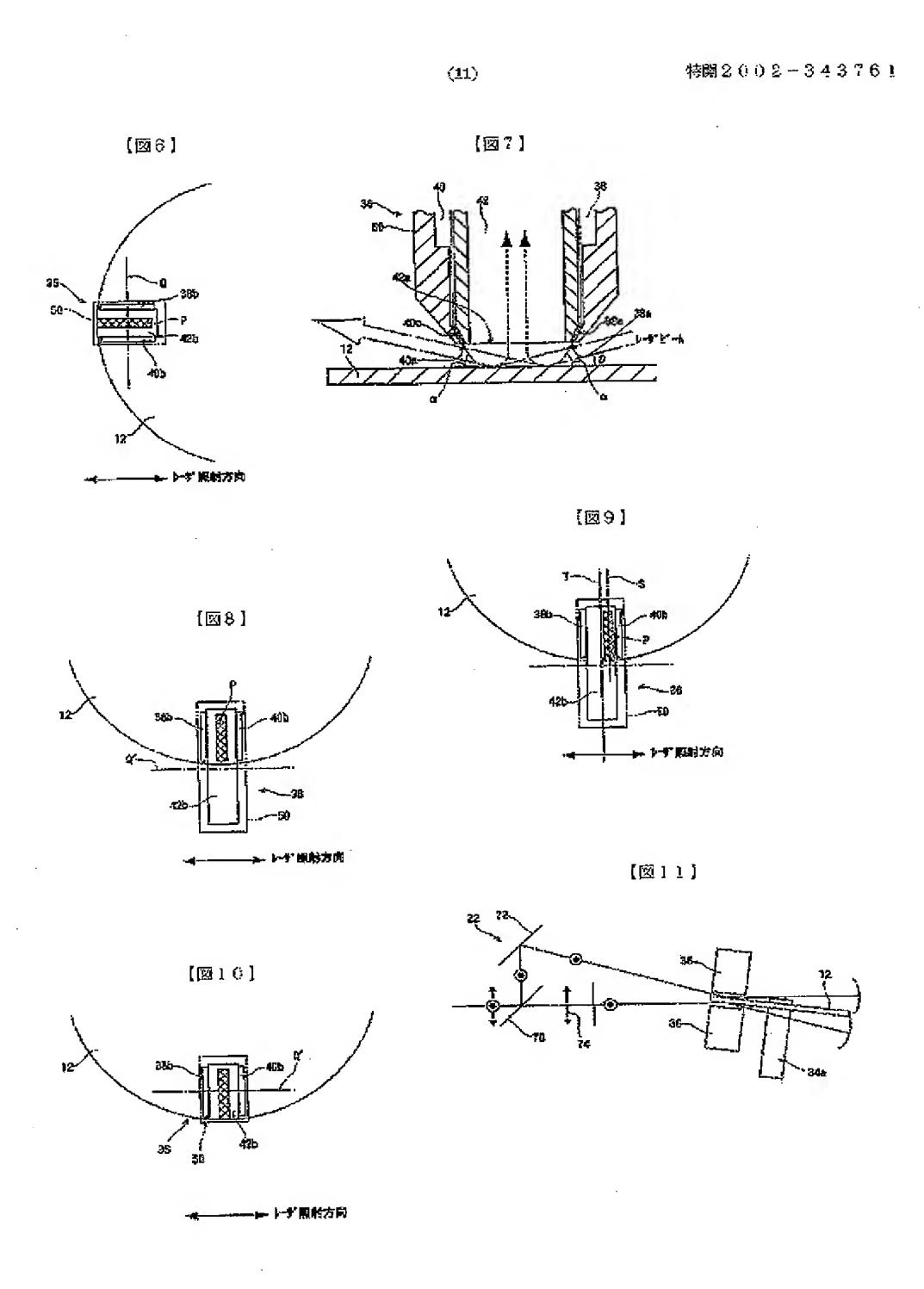
【図9】図7実施例のノズルを用いたクリーニング時の 状態の変形顔を示す図解図である。

【図10】図?実施例のノズルの変形例を示す図解図で ある。

【図11】図1実施例の変形例(基板の両表面をクリー ニングする一例)を示す図解図である。

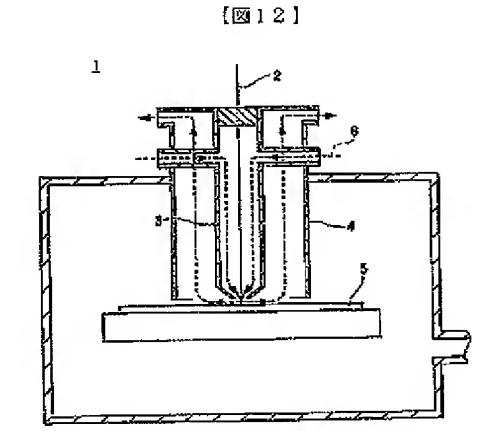
【図12】従来技術を示す図解図である。 【符号の説明】





(12)

特別2002-343761



フロントページの続き

· (72)発明者 八屋 昌幸 兵庫県伊丹市風畑5丁目10香地 株式会社 クボタ内

(72)発明者 井上 直樹 兵庫県伊丹市奥畑5丁目19番地 株式会社 クボタ内

(72)発明者 神田 雅之 兵庫県伊丹市奥畑5丁目10番地 株式会社 クポタ内 (72)発明者 早川 義人

兵庫県伊丹市與畑5丁目10番地 株式会社 クボタ内

(72)発明者 久保田 昌実 兵庫県伊丹市與鄉5丁目10番地

兵庫県伊丹市奥州5 丁目10番地 株式会社 クボタ内

(72) 発明者 原 裕紀

兵庫県伊丹市賢畑5丁目10番地 株式会社 クボタ内 ドターム(参考) 3B116 AAO1 ABO2 AB33 8B21 BB72

BB88 BB99 BC01